PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-340688

(43) Date of publication of application: 22.12.1998

(51)Int.Cl.

H01J 29/87

GO9F 9/30

G09F 9/30

H01J 31/12

(21)Application number : 10-082051

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

27.03.1998

(72)Inventor: SANO YOSHIHISA

ANDO YOICHI

MITSUTAKE HIDEAKI

(30)Priority

Priority number: 09 94109

Priority date: 11.04.1997

Priority country: JP

(54) IMAGE FORMING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming apparatus which decreases the generation of discharge considerably especially maintaining a sufficient antistatic effect of a spacer.

SOLUTION: This apparatus is composed of: a container consisting of a rear plate 1015a side wall 1016 and a face plate 1017; an electron source comprising a cold negative element 1012 which is arranged in this container; an image forming member which comprises a florescent film 1018 and forms an image by being irradiated with electrons emitted from this electron source; and a spacer 1020 which is arranged between electrodes in this containerto which voltages different to each other are applied. In this casethe spacer 1020 has electrical conductivity and is connected to this electrode electrically through a conductive layerand this conductive layer has an end side whose shape is composed of either a combination of a straight portion and a curved portion or a combination of a straight portion and an obtuse angel.

CLAIMS

À

[Claim(s)]

[Claim 1]A container.

An electron source arranged in this container.

An image formation member which forms a picture by the exposure of an electron emitted from this electron source.

A spacer arranged inter-electrode [to which voltage different mutually in this container is impressed].

It is the image forming device provided with the aboveand this spacer has conductivityand is electrically connected with this electrode via a conductive layerand this conductive layer is making shape according [the edge side] to combination of a straight-line portiona curved part or a straight-line portionand a dull corner section.

[Claim 2] The image forming device according to claim 1 which said spacer is a spacer of polygonal shape and is characterized by said conductive layer making shape according [the edge side] to a curve or an obtuse angle [near the angle of this spacer].

[Claim 3] The image forming device according to claim 1 wherein said curved part has a curvature radius of 1 micrometers or more.

[Claim 4] The image forming device according to claim 1 wherein said spacer is a spacer with which a conductive film was covered by the insulation member surface. [Claim 5] The image forming device according to claim 4 wherein said conductive film has the sheet resistance of 1×10^-5 to 1×10^-12 ohms /and ** noting that X^y expresses the y-th power of X.

[Claim 6] The image forming device according to claim 1 wherein said spacer is a spacer for atmospheric pressure—proof.

[Claim 7] The image forming device according to claim 4wherein said conductive layer has sheet resistance smaller than said conductive film.

[Claim 8] The image forming device according to claim 1 wherein said electron source has two or more electron emission elements connected with wiring and said spacer is electrically connected with said wiring.

[Claim 9] The image forming device according to claim 8wherein said electron emission element is a cold cathode element.

[Claim 10] The image forming device according to claim 9wherein said cold cathode element is a surface conduction type electron emission element.

[Claim 11] Said electron source is an electron source currently connected by matrix form with two or more line writing direction wiring and two or more row direction wiringand two or more electron emission elements said spacerThe image forming device according to claim 1 which being arranged on this line writing direction wiring or this row direction wiringand electrically connecting with this wiring.

[Claim 12] The image forming device according to claim 11 wherein said electron

emission element is a cold cathode element.

[Claim 13] The image forming device according to claim 12wherein said cold cathode element is a surface conduction type electron emission element.

[Claim 14] The image forming device according to claim 1 wherein said image formation member has an accelerating electrode which accelerates an electron emitted from said electron source and this spacer is electrically connected with this accelerating electrode.

[Claim 15] The image forming device according to claim 1 wherein said image formation member has a fluorescent substance and an accelerating electrode which accelerates an electron emitted from said electron source and this spacer is electrically connected with this accelerating electrode.

[Claim 16] The image forming device according to claim 1 wherein said spacer is a tabular spacer.

[Claim 17] The image forming device according to claim 4wherein said insulation member is a member of the same construction material as a member which constitutes this container.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

O

[Field of the Invention] This invention is an invention about image forming devices such as an image display device which used the electron source.

[0002]

[Description of the Prior Art]From the formertwo kindsa hot cathode element and a cold cathode elementare known as an electron emission element. Among these surface conduction type emission elements the field emission type element (it is described as FE type below) the metal / insulating layer / metal mold emission element (it is described as an MIM type below) etc. are known for the cold cathode element for example.

[0003]As surface conduction type emission elementsM.I.ElinsonRadio Eng.Electron Phys.10 and 1290 (1965)and other examples mentioned later are knownfor example. [0004]Surface conduction type emission elements use the phenomenon which electron emission produces for the thin film of the small area formed on the substrate by sending current in parallel with a film surface. SnO2 according to said Elinson as these surface conduction type emission elements besides the thing using a thin filmThing [G. by an Au film Dittmer: "Thin Solid Films" and 9317(1972)]Thing [M. by In2 O3 /SnO2 thin film Hartwell and C.G.Fonstad: "IEEE Trans.ED Conf." and 519(1975)]Thing [Araki ** by a carbon filmetc.: A vacuumthe 26th volumeNo. 122(1983)]etc. are reported.

[0005]As a typical example of the element composition of these surface conduction type emission elements the top view of the element by the above-mentioned M.Hartwell and others is shown in drawing 17. In the figure 3001 is a substrate and 3004 is a conductive thin film which consists of a metallic oxide formed by weld slag. The conductive thin film 3004 is formed in the plane shape of zygal like a graphic display. The electron emission part 3005 is formed by performing the energization process called the below-mentioned energization foaming to this conductive thin film 3004. As for the interval L in a figure 0.5-1 [mm] and W are set up by 0.1 [mm]. Although rectangular shape showed the electron emission part 3005 in the center of the conductive thin film 3004 from the facilities of the graphic displaythis is not typical and is not necessarily expressing the position or shape of a actual electron emission part faithfully.

ø

[0006]M. In above-mentioned surface conduction type emission elements including the element by Hartwell and othersbefore performing electron emissionit was common to have formed the electron emission part 3005 by performing the energization process called energization foaming to the conductive thin film 3004. namelydirect current voltage with energization foaming constant to the both ends of said conductive thin film 3004 — orFor examplethe direct current voltage which carries out pressure up is impressed and energized at the very slow rate about [1v] a part for /and it is destruction or making it change or deteriorate and forming the electron emission part 3005 of a high resistance state electrically locally about the conductive thin film 3004. A crack occurs locally in some of destruction or conductive thin films 3004 which changed or deteriorated. When proper voltage is impressed to the conductive thin film 3004 after said energization foamingelectron emission is performed in near [said] a crack.

[0007]W.P.Dyke&W.W.DolanField emissionAdvance in ElectronPhysicsand 8 and 89 (1956)an FE type examplefor exampleorC.A. Spindt and "Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenium cones" J.Appl.Phys.475248 (1976)etc. are known.

[0008]As a typical example of FE type element composition the sectional view of the element by the above-mentioned C.A.Spindt and others is shown in <u>drawing 18</u>. In the figure 3010 is a substrate and as for the emitter wire in which 3011 consists of electrical conducting materials and 3012 an insulating layer and 3014 are gate electrodes an emitter cone and 3013. This element makes field emission cause from the tip part of the emitter cone 3012 by impressing proper voltage between the emitter cone 3012 and the gate electrode 3014.

[0009] The example which has arranged the emitter and the gate electrode almost in parallel with a substrate plane is also not on a laminated structure like <u>drawing 18</u> but on a substrate as other FE type element composition.

[0010]As an MIM type example C.A. Mead Operation of tunnel-emission Devices, J. Appl. Phys., 32,646 (1961), etc. are known, for example. The typical example of MIM

type element composition is shown in <u>drawing 19</u>. The figure is a sectional view3020 is a substrate in a figureand it is an upper electrode in which the lower electrode in which 3021 consists of metaland 3022 become from a thin insulating layer about 100 A thickand 3023 consists of metal about 80–300 A thick. Electron emission is made to cause from the surface of the upper electrode 3023 in an MIM type by impressing proper voltage between the upper electrode 3023 and the lower electrode 3021. [0011]Since the above—mentioned cold cathode element can obtain electron emission at low temperature as compared with a hot cathode elementit does not need the heater for heating. Thereforestructure is simpler than a hot cathode elementand a detailed element can be created. Even if it arranges many elements by high density on a substrateit is hard to generate problems such as thermofusion of a substrate. In order that the hot cathode element may operate with heating of a heaterunlike a thing with slow speed of response in the case of a cold cathode element there is also an advantage that speed of response is quick.

1

[0012] For this reasonresearch for applying a cold cathode element has been done briskly.

[0013] For exampleespecially surface conduction type emission elements have an advantage which can form many elements ranging from structure being simple and being easy also for manufacture also in a cold cathode element to a large area. Then the method for arranging and driving many elements is studied so that it may be indicated for example in JP64-31332A by these people.

[0014] About application of surface conduction type emission elementsimage forming devices such as an image display device and an image recorder the source of a charged beametc. are studied for example.

[0015] As indicated especially as application to an image display device for example in USP5066883 and JP2-257551A by these peopleor JP4-28137AThe image display device used combining surface conduction type emission elements and the fluorescent substance which emits light by the exposure of an electron beam is studied. The characteristic superior to the image display device of the method of everything [image display device / which was used combining surface conduction type emission elements and a fluorescent substance] but the former is expected. For exampleeven if it compares with the liquid crystal display which has spread in recent yearsit can be said that the point which does not need a back light since it is a spontaneous light typeand the point that an angle of visibility is large are excellent. [0016]The method of being able to stand in a line and driving much FE types is indicated by USP4904895 by these peoplefor example. FE type as an example applied to the image display device for exampleR. By Meyer and others. [R. by which the reported monotonous type display is known Meyer:"Recent Development onMicrotips Display at LETI" and Tech. Digest of 4th Int. Vacuum Microelectronics Conf.Nagahamapp.6-9(1991)].

[0017]The example which put much MIM types in order and was applied to the image

display device is indicated by JP3-55738A by these peoplefor example. [0018]Among the image forming devices using the above electron emission elementssince the plane type display device with thin depth is space-saving and lightweightit attracts attention as what is placed and replaced with a cathode-ray tube type display.

[0019] <u>Drawing 20</u> is a perspective view showing an example of the display panel part which makes a flat-surface type image display devicein order to show an internal structurecuts some panelsand lacks and shows it.

[0020] Among a figurea side attachment wall and 3117 are faceplates and as for 3115 a rear plate and 3116 form the envelope (tight container) for maintaining the inside of a display panel to a vacuum with the rear plate 3115 the side attachment wall 3116 and the faceplate 3117.

[0021]Although the substrate 3111 is being fixed to the rear plate 3115 on this substrate 3111NxM individual formation of the cold cathode element 3112 is carried out. (N and M are two or more positive integers and are suitably set up according to the display pixel number made into the purpose.) The cold cathode element 3112 of said NxM individual is wired again with the line writing direction wiring 3113 of M bookand the row direction wiring 3114 of N book as it is shown in drawing 20. The portion constituted with these substrates 3111the cold cathode element 3112the line writing direction wiring 3113 and the row direction wiring 3114 is called a multi-electron beam source. The insulating layer (un-illustrating) is formed among both wiring at the portion which the line writing direction wiring 3113 and the row direction wiring 3114 intersect at least.

The electric insulation is maintained.

į)

[0022] The fluorescent screen 3118 which consists of fluorescent substances is formed in the undersurface of the phase plate 3117.

The trichromatic fluorescent substance (un-illustrating) of red (R) green (G) blue (B) is distinguished by different color with.

The black object (un-illustrating) is established between each above-mentioned color fluorescent substance which makes the fluorescent screen 3118 and also the metal back 3119 who consists of aluminum etc. is formed in the field by the side of the rear plate 3115 of the fluorescent screen 3118.

[0023]Dx1-Dxmand Dy1-Dyn and Hv are the terminals for electrical connection of the airtight structure established in order to electrically connect the display panel concerned and an unillustrated electric circuit. As for Dx1-Dxmthe row direction wiring 3114 of a multi-electron beam source and Hv have electrically connected respectively the line writing direction wiring 3113 of a multi-electron beam sourceand Dy1-Dyn with the metal back 3119.

[0024] The inside of the above-mentioned tight container is held at the vacuum of about the 6th power of minus of 10 and a means to prevent modification or

destruction of the rear plate 3115 by the air pressure difference of the inside of a tight container and the exterior and the faceplate 3117 is needed as the display surface product of an image display device becomes large. Not only making the weight of an image display device increase but the method by thickening the rear plate 3115 and the faceplate 3116 produces distortion and azimuth difference of a picturewhen it sees from an oblique direction. On the other handin drawing 20the structure base material (called a spacer or a rib) 3120 for consisting of a comparatively thin glass plate and supporting atmospheric pressure is formed. Thusit is usually kept at submillimeter one thru/or several millimeters between the substrate 3111 with which the multi-beam electron source was formedand the faceplate 3116 in which the fluorescent screen 3118 was formedand as mentioned abovethe inside of a tight container is held at the high vacuum.

[0025]If the image display device using the display panel explained above impresses voltage to each cold cathode element 3112 through the container outer edge children Dx1 thru/or DxmDy1or Dynelectrons will be emitted from each cold cathode element 3112. The high voltage of hundreds [V] thru/or a number [kV] is impressed to the metal back 3119 through the container outer edge child Hvsimultaneously with itthe electron emitted [above-mentioned] is accelerated and it is made to collide with the inner surface of the faceplate 3117. The fluorescent substance of each color which makes the fluorescent screen 3118 is excited by this light is emitted and a picture is displayed.

[0026]

À

[Problem(s) to be Solved by the Invention] There were the following problems in the display panel of the image display device explained above.

[0027]Spacer electrification may be causedthat some electrons emitted [1st] from near the spacer 3120 hit the spacer 3120or when the ion ionized in the operation of the emission electron adheres to a spacer. The electron emitted by electrification of this spacer from the cold cathode element 3112 can bend that orbitarrives at a different place from the regular position on a fluorescent substanceand the picture near the spacer is distorted and it is displayed.

[0028] Since the high tension (namelyhigh electric field of 1kV/mm or more) of not less than hundreds of v is impressed between a multi-electron beam source and the faceplate 3117 in order to accelerate [2nd] the emission electron from the cold cathode element 3112we are anxious about the surface creepage in the spacer 3120 surface. Discharge may be induced especially when the spacer is charged as mentioned above.

[0029]In order to solve this problemthe proposal which removes electrification as micro current flows into a spacer is made. He is trying for micro current to flow into a spacer surface by forming a high resistance film in the surface of an insulating spacer there. The antistatic films used here are the tin oxide or the tin oxidean indium oxide mix crystal thin filmand a metal membrane. In order to strengthen the function of an

antistatic film furtherit is possible that the spacer 3120 arranges a conductive film to the field in contact with the substrate 3111 or the fluorescent screen 3118 and its neighborhood. Therebyit is expected that the electrical link between an antistatic filmthe substrate 3111 and an antistatic filmand the fluorescent screen 3118 will be secured.

[0030] Howeverif shapesuch as a projection and an angleexists in such a conductive filmwhen impressing high tension between the substrate 3111 and the faceplate 3117 electric field concentrates will occurand it will be easy to become a cause of discharge. As a resultdegradation of the cold cathode element 3112 etc. are caused and there is a problem that image formation becomes difficult. If impressed electromotive force between the substrate 3111 and the faceplate 3117 is made low in order to control such dischargeit will become impossible to obtain sufficient luminosity.

[0031]In light of the above-mentioned problemsthis invention has the main purpose in providing an image forming device provided with the spacer which reduces electrification in the surface and can also reduce generating of dischargeand such a spacer.

[0032]

[Means for Solving the Problem]An image forming device of this invention for attaining the above-mentioned purpose is provided with the following composition. Namelya containeran electron source arranged in this containerand an image formation member which forms a picture by the exposure of an electron emitted from this electron sourceIn an image forming device provided with a spacer arranged inter-electrode [to which voltage different mutually in this container is impressed]This spacer has conductivityand is electrically connected with this electrode via a conductive layerand this conductive layer is making shape according [the edge side] to combination of a straight-line portiona curved part or a straight-line portionand a dull corner section. [0033]

[Embodiment of the Invention]Hereafterthe suitable embodiment of this invention is described with reference to an attached drawing.

[0034] Firstbefore starting explanation of a concrete embodiment the outline of this embodiment is explained. When the composition which has arranged the abovementioned conductive film (it is called an interlayer below) near [contact portion] each [by the side of a support member (spacer) which was described above the image formation member side and a support member (spacer) and an element substrate] is adopted In having the shape which causes electric field concentrates strong against a boundary part with the high resistance film later mentioned with an interlayer the following phenomena arise.

[0035]** If voltage is impressed to an image formation memberdischarge will occur from the part in which electric field concentrates were done by the interlayer. Its frequency increasesso that this discharge phenomenon has so strong electric field

concentrates that the voltage impressed to an image formation member is high. [0036]** As a resultthe image quality by degradation of the electron source near the discharge part deteriorates. The voltage which impresses a discharge phenomenon to an image formation member at a ***** sake is restricted and the fall of luminosity is caused.

[0037]This invention persons took the following measures against such a technical problem. Namelyto inter-electrode [to which different voltage in the tight container of an electron beam generator is impressed]. Although the support member for atmospheric pressure-proof is arranged and this support member has conductivity on the insulation member surfacethe high resistance film is covered rather than this electrodeand this high resistance film is electrically connected via the low resistance film (interlayer) in which resistance is smaller than this high resistance film between these two electrodes. Herethe edge of the above-mentioned low resistance film comprises combination of a straight-line portiona curved part or a right-angled portionand a dull corner section preferably.

[0038] As mentioned abovethe support member (spacer) of the electron beam generator by this embodiment has a high resistance film electrically connected to the electrode by the side of a substrateand the electrode by the side of a fluorescent screen via this low resistance film on the surfacefor example. For this reasoneven if electric charge particles adhere on the surface of an insulation memberit neutralizes electrically with a part of current which flows through a high resistance film via these low resistance filmssuch as a metal membranefrom the substrate sideand this electric charge particle can neutralize electrification of the spacer concerned. Heresince the metaled low resistance film is arranged at most terminal areas of a high resistance filman element substrateor a high resistance film and the image formation member side as above-mentioned supply of stable current is performed. As a result prevention of electrification is attained and a light-emitting position gap can be prevented. [0039]Concentration of the electric field has been deterred by making the edge portion of a low resistance film into the outside which combined the shape of the angle of a straight linea curve with large curvature or a straight lineand an obtuse angle. According to this embodimentimpression of the still higher voltage of a between [an image formation member and element substrates] is enableddoing in this way and suppressing discharge by a spacer.

[0040]In an image forming devicethe above result can attain improvement in the luminosity by high voltage impressionand realization of a good picture without a light-emitting position gap. Hereafterthis embodiment is described in detail.

[0041](1) Show and explain a concrete example about the composition and the manufacturing method of a display panel of an image display device by the image display device outlinenext this embodiment.

[0042] <u>Drawing 1</u> is a perspective view of the display panel used for the embodimentin order to show an internal structurecuts some panelsand lacks and shows it.

[0043] Among a figure 1015a side attachment wall and 1017 are faceplates and a rear plate and 1016 form the tight container for maintaining the inside of a display panel to a vacuum by 1015-1017. In assembling a tight containersince the sufficient intensity and airtightness for the joined part of each member were made to holdit needed to sealbut frit glass was applied to the joined partfor exampleand sealing was attained by calcinating 10 minutes or more at Centigrade 400 to 500 degrees in the atmosphere or a nitrogen atmosphere. The method of exhausting the inside of a tight container to a vacuum is mentioned later. Since the inside of the above-mentioned tight container is held at the vacuum about the 6th power of minus [Torr] of 10it is the purpose of preventing destruction of the tight container by atmospheric pressure sudden shocketc.and the spacer 1020 is formed as an atmospheric pressure-proof structure. [0044] Although the substrate 1011 is being fixed to the rear plate 1015 on this substratenxm individual formation of the cold cathode element 1012 is carried out (n and m are two or more positive integers and are suitably set up according to the display pixel number made into the purpose.). For examplein the display aiming at the display of a high definition televisionit is desirable to set up n= 3000 and m= 1000 or more numbers. Passive-matrix wiring of the cold cathode element of said nxm individual is carried out with the line writing direction wiring 1013 of m bookand the row direction wiring 1014 of n book. The above and the portion constituted by 1011-1014 are called a multi-electron beam source.

[0045]If the multi-electron beam source used for the image display device of this embodiment is an electron source which carried out passive-matrix wiring of the cold cathode elementthere will be no restriction in the materialthe shapeor the process of a cold cathode element. Thereforecold cathode elementssuch as surface conduction type emission elementsFE type or an MIM typecan be usedfor example.

[0046] Nextthe structure of the multi-electron beam source which arranged surface conduction type emission elements (after-mentioned) on the substrate as a cold cathode elementand carried out passive-matrix wiring is described.

[0047]What is shown in <u>drawing 2</u> is the top view of a multi-electron beam source used for the display panel of <u>drawing 1</u>. On the substrate 1011the same surface conduction type emission elements as what is shown by below-mentioned <u>drawing 6</u> are arrangedand these elements are wired in the shape of a passive matrix with the line writing direction wiring 1013 and the row direction wiring 1014. The insulating layer (un-illustrating) is formed in inter-electrodeand the electric insulation is maintained at the portion which the line writing direction wiring 1013 and the row direction wiring 1014 intersect.

[0048]The section in alignment with B-B' of <u>drawing 2</u> is shown in <u>drawing 3</u>.
[0049]Beforehand the multi electron source of such a structure on a substrate The line writing direction wiring electrode 1013the row direction wiring 1014an interelectrode insulating layer (un-illustrating)And after forming the element electrode and conductive thin film of surface conduction type emission elementsit manufactured by

supplying electric power to each element via the line writing direction wiring 1013 and the row direction wiring 1014and performing energization foaming processing (aftermentioned) and energization activation (aftermentioned).

[0050]Although it had composition which fixes the substrate 1011 of a multi-electron beam source to the rear plate 1015 of a tight container in this embodimentWhen the substrate 1011 of a multi-electron beam source is what has sufficient intensity substrate 1011 the very thing of a multi-electron beam source may be used as a rear plate of a tight container.

[0051]The fluorescent screen 1018 is formed in the undersurface of the faceplate 1017. Since this embodiment is a color display devicethe trichromatic fluorescent substance of redgreenand blue used in the field of CRT is distinguished by different color by the portion of the fluorescent screen 1018 with. The fluorescent substance of each color is distinguished by different color by stripe shape withas shownfor example in (A) of drawing 4 and the black conductor 1010 is formed between the stripes of a fluorescent substance. The purposes of forming the black conductor 1010 are to prevent reflection of outdoor daylight and to prevent the fall of display contrast to prevent [to keep a gap from arising in a foreground coloreven if the irradiation position of an electron beam has a gap of some] the charge up of the fluorescent screen by an electron beametc. Although black lead was used for the black conductor 1010 as the main ingredients as long as it is suitable for the abovementioned purposematerials other than this may be used.

[0052] How to distinguish a trichromatic fluorescent substance by different color with may be delta-like arrangement and the other arrangement as not restricted to the arrangement of the stripe shape shown in said <u>drawing 4 (A)</u> and shownfor example in drawing 4 (B).

[0053]When creating the display panel of monochromewhat is necessary is just to use a monochromatic phosphor material for the fluorescent screen 1018and it is not necessary to necessarily use a black electrical conducting material.

[0054]In the field of CRTthe publicly known metal back 1019 is formed in the field by the side of the rear plate of the fluorescent screen 1018. The purpose which formed the metal back 1019 carries out specular reflexion of a part of light which the fluorescent screen 1018 emitsand the rate for Mitsutoshi is raisedIt is protecting the fluorescent screen 1018 from the collision of an anionmaking it act as an electrode for impressing electron beam accelerating voltagemaking it act as a track of the electron which excited the fluorescent screen 1018etc. After the metal back 1019 formed the fluorescent screen 1018 on the faceplate board 1017he did data smoothing of the fluorescent screen surfaceand formed by the method of carrying out vacuum deposition of the aluminum on it. When the phosphor material for low voltages is used for the fluorescent screen 1018the metal back 1019 does not use.

[0055]Although not used in this embodimenta transparent electrode made [for example] from ITO for the purpose of the conductive improvement in the object for

impression of accelerating voltage or a fluorescent screen between the faceplate board 1017 and the fluorescent screen 1018 may be provided.

[0056] Drawing 5 is a cross section of A-A' of drawing 1 and the number of each part supports drawing 1. The spacer 1020 forms the high resistance film 1020b aiming at the prevention from electrification on the surface of the insulation member 1020aAnd it is what becomes a lateral portion which touches the contact surface of the spacer facing the inside (metal back 1019 grade) of the faceplate 1017and the surface (the line writing direction wiring 1013 or row direction wiring 1014) of the substrate 1011and this from the member which formed the low resistance film 1020cIn a required intervalonly a number required to attain the above-mentioned purpose is arrangedand it is fixed to the inside of a faceplateand the surface of the substrate 1011 with the jointing material 1041.

[0057] The high resistance film is formed in the field exposed into the vacuum in a tight container at least among the surfaces of the insulation member 1020a and via the low resistance film 1020c and the jointing material 1041 on the spacer 1020 It is electrically connected to the inside (metal back 1019 grade) of the faceplate 1017 and the surface (the line writing direction wiring 1013 or row direction wiring 1014) of the substrate 1011. In the mode explained herethe shape of the spacer 1020 presupposes that it is laminated arranged in parallel with the line writing direction wiring 1013 and is electrically connected with the line writing direction wiring 1013. 40 is an insulating layer.

[0058]It has only the insulation which bears the high tension impressed between the line writing direction wiring 1013 on the substrate 1011 and the row direction wiring 1014and the metal back 1019 of faceplate 1017 inner surface as the spacer 1020And it is necessary to have the conductivity of the grade which prevents electrification to the surface of the spacer 1020.

[0059]As the insulation member 1020a of the spacer 1020ceramic members etc. which decreased impurity contents such as silica glass and Nafor examples such as glass soda lime glass and aluminaare raised. The member in which the coefficient of thermal expansion makes a tight container and the substrate 1011 and the near thing of the insulation member 1020a are preferred and it may use the same construction material as the construction material of a tight container.

[0060] The current which **(ed) accelerating voltage Va impressed to the faceplate 1017 (metal back 1019 grade) by the side of high potential with the resistance Rs of the high resistance film 1020b which is an antistatic film flows into the high resistance film 1020b which constitutes the spacer 1020. Thenthe resistance Rs of a spacer is set as the desirable range from a viewpoint of the prevention from electrification and power consumption. As for surface resistance R/**it is preferred from a viewpoint of the prevention from electrification that it is below 12th power omega of 10. In order to acquire sufficient antistatic effectbelow 11th power omega of 10 is still more preferred. Although the minimum of surface resistance is influenced by spacer shape

and the voltage impressed between spacersit is preferred that it is more than 5th power omega of 10.

[0061]Thickness t of the high resistance film formed on the insulation member has the desirable range of 10 nm - 1 micrometer. Although it changes also with the adhesion and substrate temperature with surface energy and a substrate of materialgenerallyit is formed in island shapeand a thin film of 10 nm or less has unstable resistanceand is deficient in it in reproducibility. On the other handsince membrane stress becomes large in 1 micrometers or morethe danger of film peeling increases and the thickness t becomes long in membrane formation timeproductivity is bad. Thereforeas for thicknessit is desirable that it is 50–500 nm. Surface resistance R/** is rho/t andas for the specific resistance rho of the desirable range of R/** described above and t to a high resistance filmthe 8th power [omegacm] of 0.1 [omegacm] thru/or 10 is preferred. In order to realize the more desirable range of surface resistance and thickness furthermorerho is good to be referred to as the square of 10 thru/or 6th power omegacm of 10.

[0062] That current flows through the high resistance film formed on it as the spacer was mentioned aboveor when the whole display generates heat workingthe temperature rises. When temperature rises that it is a negative value with a big temperature coefficient of resistance of a high resistance filmresistance decreases the current which flows into a spacer increases and a rise in heat is brought about further. And current continues increasing until it crosses the limit of a power supply. The value of the temperature coefficient of resistance which a reckless run of such current generates is 1% or more in absolute value in a negative value experientially. That is as for the temperature coefficient of resistance of a high resistance filmit is desirable for an absolute value to be less than 1%.

[0063] As a material of the high resistance film 1020b which has antistatic characteristics a metallic oxide can be used for example. Also in a metallic oxide the oxide of chromiumnickeland copper is a desirable material. It thinks because the reason is not easily charged when the electron in which these oxides had comparatively small secondary-electron-emission efficiency and were emitted from the cold cathode element 1012 hits the spacer 1020. Carbon is a material secondary-electron-emission efficiency is small and is preferred besides a metallic oxide. Since especially amorphous carbon is high resistance tends to control spacer resistance to a desired value.

[0064] As other materials of the high resistance film 1020b which has antistatic characteristics by adjusting the presentation of a transition metalsince the nitride of aluminum and a transition metal can control resistance in the range wide from a good conductor to an insulatorit is a suitable material. In the making process of the display furthermore mentioned laterchange of resistance is little stable material. And the absolute value of the temperature coefficient of resistance is the material which exists at less than 1% and is easy to use practical. TiCrTaetc. are raised as a

transition metal element.

[0065]An alloy nitride film is formed on an insulation member by thin-film-forming means such as weld slagreactive sputtering in the inside of a nitrogen gas atmosphereelectron beam evaporationion plating and an ion-assisted-deposition method. Although a metallic oxide film is also producible by the same thin-film-forming methodit replaces with nitrogen gas in this caseand oxygen gas is used. In additiona metallic oxide film can be formed also by the CVD method and the alkoxide applying method. Hydrogen is made to be contained in the atmosphere under membrane formationor a carbon film uses hydrocarbon gas for forming gaswhen it is produced with vacuum depositiona sputtering techniquea CVD method and plasma CVD method and produces especially amorphous carbon.

[0066] The low resistance film 1020c which constitutes the spacer 1020 It is provided in order to electrically connect the high resistance film 1020b with the faceplate 1017 (metal back 1019 grade) by the side of high potential and the substrate 1011 (wiring 1013–1014 grade) by the side of low voltage and below a name called an intermediate electrode layer (interlayer) is also used. The intermediate electrode layer (interlayer) can have two or more functions to enumerate below.

[0067]1) Electrically connect the high resistance film 1020b the faceplate 1017 and substrate 1011 side.

As already indicated the high resistance film 1020b is formed in order to prevent electrification in the spacer 1020 surfacebut. When the high resistance film 1020b is connected via the faceplate 1017 (metal back 1019 grade) and substrate 1011 (wiring 1013-1014 grade)director contact material 1041It may become impossible to remove promptly the electric charge which big contact resistance generated in the terminal area interfaceand was generated in the spacer surface. In order to avoid thisthe interlayer of low resistance was provided in the contact surface or lateral portion of the spacer 1020 in contact with the faceplate 1017 and the contact material 1041. [0068]2) Equalize the potential distribution of the high resistance film 1020b. The electron emitted from the cold cathode element 1012 constitutes an electron orbit according to the potential distribution formed between the faceplate 1017 and the substrate 1011. In order to keep disorder from arising in an electron orbit near the spacer 1020it is necessary to control the potential distribution of the high resistance film 1020b over the whole region. When the high resistance film 1020b is connected via the faceplate 1017 (metal back 1019 grade) and substrate 1011 (wiring 1013-1014 grade)director contact material 1041For the contact resistance of a terminal area interfacethe unevenness of a connected state may occur and the potential distribution of the high resistance film 1020b may shift from a desired value. in order to avoid thisthe spacer 1020 the interlayer of low resistance in the overall-length region of the spacer end (***** -- being certain -- it is -- a lateral portion) which contacts the faceplate 1017 and substrate 1011 side[provide and] By impressing desired potential to this interlayer partpotential of the whole high resistance film

1020b is made controllable.

[0069]3) Control the orbit of the emission electron.

The electron emitted from the cold cathode element 1012 constitutes an electron orbit according to the potential distribution formed between the faceplate 1017 and the substrate 1011. About the electron emitted from the cold cathode element near the spacerthe restrictions (wiringchange of an element positionetc.) accompanying installing a spacer may arise. In such a casein order to form a picture without distortion or unevennessit is necessary to control the orbit of the emitted electron and to irradiate the position of the request on the faceplate 1017 with an electron. By providing the interlayer of low resistance in the lateral portion of the field which contacts the faceplate 1017 and substrate 1011 sidethe desired characteristic can be given to about 1020-spacer potential distributionand the orbit of the emitted electron can be controlled.

[0070] The interlayer 1020c who is a low resistance film should just choose the material which has resistance low enough compared with the high resistance film 1020bMetalsuch as nickelCrAuMoWPtTialuminumCuand PdOr it is suitably chosen from semiconductor materials such as a printed conductor which comprises metala metallic oxideglass such as an alloy and PdAgAuRuO2 and Pd-Agetc. or a transparence conductor of In2O3-SnO2 gradeand polysiliconetc.

[0071] The jointing material 1041 needs to give conductivity so that the spacer 1020 may electrically connect with the line writing direction wiring 1013 and the metal back 1019. That is the frit glass which added electroconductive gluemetal particles and a conductive filler is preferred.

[0072]Dx1-Dxmand Dy1-Dyn and Hv are the terminals for electrical connection of the airtight structure established in order to electrically connect the display panel concerned and an unillustrated electric circuit. Dx1-Dxm have as electrically [the line writing direction wiring 1013 of a multi-electron beam sourceand Dy1-Dyn] as the metal back 1019 of a faceplate connected the row direction wiring 1014 of a multi-electron beam sourceand Hv.

[0073]In order to exhaust the inside of a tight container to a vacuumafter assembling a tight containerunillustrated an exhaust pipe and a vacuum pump are connected and the inside of a tight container is exhausted to the degree of vacuum about the 7th power of minus [Torr] of ten. Thenalthough an exhaust pipe is closedin order to maintain the degree of vacuum in a tight containera getter film (un-illustrating) is formed in the position in a tight container just before closure or after closure. A getter film is a film which heated the getter material which uses Ba as the main ingredientsfor example by a heater or high frequency induction heatingvapordeposited itand formed itand the inside of a tight container is maintained by the degree of vacuum of the 5th power of 1x10 minusor the 7th power of 1x10 minus [Torr] by the adsorbing action of this getter film.

[0074] If the image display device using the display panel explained above impresses

voltage to each cold cathode element 1012 through the container outer edge children Dx1 thru/or DxmDy1or Dynelectrons will be emitted from each cold cathode element 1012. The high voltage of hundreds [V] thru/or a number [kV] is impressed to the metal back 1019 for a container outer edge child through Hv simultaneously with itthe electron emitted [above-mentioned] is accelerated and it is made to collide with the inner surface of the faceplate 1017. The fluorescent substance of each color which makes the fluorescent screen 1018 is excited by this light is emitted and a picture is displayed.

[0075]The impressed electromotive force to the surface conduction type emission elements 1012 of this embodiment which is a cold cathode element Usually12 – 16 [V] gradeThe distance d of the metal back 1019 and the cold cathode element 1012 is 0.1 [mm] to 8 [mm] gradeand 10 [kV] grades from the voltage 0.1 between the metal back 1019 and the cold cathode element 1012 [kV].

[0076]In the abovethe basic constitution of the display panel of this embodiment the processand the outline of the image display device were explained.

[0077](2) Explain the manufacturing method of a multi-electron beam sourcenext the manufacturing method of a multi-electron beam source used for the display panel of said example. If the multi-electron beam source used for the image display device of this embodiment is an electron source which carried out passive-matrix wiring of the cold cathode elementthere will be no restriction in the materialthe shapeor the process of a cold cathode element. Thereforecold cathode elements such as surface conduction type emission elementsFE type or an MIM typecan be usedfor example. [0078] Howeverespecially under the circumstances where a display large a display screen and cheap moreover is called forsurface conduction type emission elements are preferred also in these cold cathode elements. That isin FE typein order that the relative positions and shape of an emitter cone and a gate electrode may influence an electron emission characteristic greatlyvery highly precise production technology is neededbut this becomes a disadvantageous factor for attaining large-area-izing and reduction of a manufacturing cost. In an MIM typealthough it is necessary to make thickness of an insulating layer and an upper electrode for it to be thin and uniform moreoverit becomes a disadvantageous factor for this also attaining large-area-izing and reduction of a manufacturing cost. In that respectsince the manufacturing method of surface conduction type emission elements is comparatively simplelarge-area-izing and reduction of a manufacturing cost are easy for them. Artificers have found out that what formed an electron emission part or its periphery from particle membranes dividesand it excels in an electron emission characteristicand can moreover manufacture easily also in surface conduction type emission elements. Thereforein order to use for the multi-electron beam source of the image display device of a big screen with high-intensityit can be said that it is the most suitable. Thenin the display panel of the above-mentioned embodimentthe surface conduction type emission elements which formed an electron emission part or its periphery from particle

membranes were used. Thenfundamental compositiona processand the characteristic are first explained about suitable surface conduction type emission elements and the structure of the multi-electron beam source which carried out passive-matrix wiring of many elements after that is described.

[0079](Suitable element composition and a process of surface conduction type emission elements) Two kindsa flat-surface type and a vertical typeare raised to the typical composition of the surface conduction type emission elements which form an electron emission part or its periphery from particle membranes.

[0080](Flat-surface type surface conduction type emission elements) Flat-surface type the element composition and the process of surface conduction type emission elements are explained first. Drawing 6 is the top view (a) and sectional view (b) for explaining the composition of flat-surface type surface conduction type emission elements. The electron emission part in which 1104 formed a substrateand 1102 and 1103 in with the element electrodeand was formed in with the conductive thin filmand 1101 formed 1105 by energization foaming processingand 1113 are the thin films formed by energization activation among a figure.

[0081]As the substrate 1101 various glass substrates including silica glass or blue plate glassthe substrate which laminated the insulating layer made from for exampleSiO2 on various ceramics boards including alumina or an above-mentioned various baseetc. can be usedfor example.

[0082] The element electrodes 1102 and 1103 which countered a substrates face and parallel and were provided on the substrate 1101 are formed with the material which has conductivity. For example the alloy of metal including

nickelCrAuMoWPtTiCuPdAgetc.or these metal or In2 O3 What is necessary is to choose material and just to use it suitablyout of semiconductors such as metallic oxides including -SnO2 and polysiliconetc. In order to form an electrodeif it uses for example combining film production art such as vacuum deposition and patterning art such as photo lithography and etchingit can form easily but even if it forms using the other method (for example printing technique) it does not interfere.

[0083] The shape of the element electrodes 1102 and 1103 is suitably designed according to the purpose of applying the electron emission element concerned. Generally although the electrode spacing L usually chooses a numerical value suitable from the range of hundreds of micrometers from hundreds of A and is designed the range of 10 micrometers of numbers is more preferred than several micrometers in order to apply to a display especially. About thickness [of an element electrode] da suitable numerical value is usually chosen from the range of several micrometers from hundreds of A.

[0084]Particle membranes are used for the portion of the conductive thin film 1104. The particle membranes described here put the thing of the film (the aggregate of island shape is also included) which contained many particles as a component. If particle membranes are investigated microscopicallythe structure which the structure

where each particle estranged and has been arranged the structure which particles adjoined mutually or particles usually overlapped mutually will be observed. [0085]Although the particle diameter of the particles used for particle membranes is contained in the range of thousands of [several to] Athe thing of the range of 10 to 200 A is especially preferred. The thickness of particle membranes is suitably set up in consideration of terms and conditions which are described below. That isthey are conditions required in order to make it the proper value which mentions later the electrical resistance of particle membranes itself [conditions required to electrically connect with the element electrode 1102 or 1103 goodconditions required to perform energization foaming mentioned later goodand] etc. Although set up in the range of thousands of [several to] Aspecificallyit is especially desirable for 10 to 500 A. [0086]As a material by which it is used for forming particle membranes and in which it dealsFor examplemetal including PdPtRuAgAuTiInCuCrFeZnSnTaWPbetc.Oxides including PdOSnO2and In2 O3PbOand Sb2 O3 etc.Borides including HfB2ZrB2LaB6CeB6YB4GdB4etc.Semiconductors including nitrides including carbide including TiCZrCHfCTaCSiCWCetc.TiNZrNHfNetc.Sigermaniumetc.carbonetc. are raisedand it is suitably chosen from these.

[0087] Although the conductive thin film 1104 was formed by particle membranesabout the sheet resistance valuesit set up to have stated above so that it might be contained in the range of the 7th power [ohm/**] of 10 from the cube of 10. [0088] Since electrically being connected good is desirable as for the conductive thin film 1104 and the element electrodes 1102 and 1103the structure where mutual parts overlap has been taken. In the example of drawing 6although the method of the lap was laminated in order of the substratethe element electrodeand the conductive thin film from the bottomeven if it laminates in order of substrateconductive thin filmand element electrode ** from the bottom depending on the caseit does not interfere. [0089]The electron emission part 1105 is a portion of the letter of a crack formed in some conductive thin films 1104and has high resistance character rather than the surrounding conductive thin film electrically. A crack is formed by processing energization foaming mentioned later to the conductive thin film 1104. In a cracka particle with a particle diameter of hundreds of [several to] A may be arranged. Since it was difficultillustrating the position and shape of a actual electron emission part precisely and correctly was typically shown in drawing 6.

[0090] The thin film 1113 is a thin film which consists of carbon or carbon compounds and has covered the electron emission part 1105 and its neighborhood. The thin film 1113 is formed by processing the energization activation mentioned later after energization foaming processing.

[0091]the thin film 1113 — single crystal graphitepolycrystal graphiteamorphous carbonand ****** — it is — or although it is the mixture and thickness takes below 500 [angstrom]it is still more preferred that it takes below 300 [angstrom]. [0092]Since it was difficultillustrating the position and shape of the actual thin film

1113 precisely was typically shown in <u>drawing 6</u>. In the top view (a)the element which removed some thin films 1113 was illustrated.

[0093] As mentioned above although the basic constitution of the desirable element was described the following elements were used in this embodiment.

[0094] That is Ni membrane was used for the element electrodes 1102 and 1103 at the substrate 1101 using blue plate glass. Thickness d of the element electrode set to 1000 [angstrom] and the electrode spacing L was set to 2 [a micrometer].

[0095]Using Pd or PdO as a main material of particle membranesthickness of particle membranes was set to about 100 [angstrom] and width W was set to 100 [a micrometer].

[0096]Nextthe manufacturing method of suitable flat-surface type surface conduction type emission elements is explained. (a) – (d) of <u>drawing 7</u> is a sectional view for explaining the manufacturing process of surface conduction type emission elements and the notation of each member of it is the same as that of said <u>drawing 6</u>. [0097]1) Firstas shown in <u>drawing 7</u> (a)form the element electrodes 1102 and 1103 on the substrate 1101.

[0098] If in charge of formingthe material of an element electrode is made to fully deposit the substrate 1101 after washing using a detergentpure waterand an organic solvent beforehand. (As a method of depositing****** is good in vacuum-film-formation artsuch as vacuum deposition and a sputtering techniquefor example.) The deposited electrode material is patterned after that using photo lithography etching technologyand the element electrode (1102 and 1103) of the couple shown in (a) is formed.

[0099]2) Nextas shown in the figure (b)form the conductive thin film 1104. [0100]After in forming applying an organometallic solution to the substrate of the above (a) firstdryingcarrying out heating baking treatment and forming particle membranesit patterns after predetermined shape by photo lithography etching. Herean organometallic solution is a solution of the organic metallic compound which uses as main elements material of particles used for a conductive thin film. (Specifically by this embodimentPd was used as a main element.) Although the dipping method was used as a coating method in the embodimentit is otherfor examplethe spinner method and a spray method may be used.

[0101]As a method for film deposition of the conductive thin film made from particle membranesvacuum deposition methods and sputtering techniques other than the method by spreading of the organometallic solution used by this embodimentor modified chemical vapor deposition may be used.

[0102]3) Nextas shown in the figure (c)impress proper voltage among the element electrodes 1102 and 1103 from the power supply 1110 for foamingperform energization foaming processing and form the electron emission part 1105.
[0103]Energization foaming processing is processing changed to a suitable structure to energize to the conductive thin film 1104 of the figure (b) made from particle

membranesmake the part breakchange or deteriorate suitablyand perform electron emission. The suitable crack for a thin film is formed in the portion (namelyelectron emission part 1105) which changed to a suitable structure to perform electron emission among the conductive thin films made from particle membranes. After being formed [before the electron emission part 1105 is formed]the electrical resistance measured among the element electrodes 1102 and 1103 increases substantially. [0104]In order to explain an energizing method in more detailan example of the proper voltage waveform impressed from the power supply 1110 for foaming is shown in drawing 8. When forming the conductive thin film made from particle membranespulse form voltage was preferredand when it was this embodimentas it was shown in the figurethe chopping-sea pulse of the pulse width T1 was continuously impressed with the pulse interval T2. On that occasionpressure up of the peak value Vpf of a chopping-sea pulse was carried out one by one. Monitor pulse Pm for monitoring the formation state of the electron emission part 1105 was inserted between choppingsea pulses at the proper intervaland the current which flows in that case was measured with the ammeter 1111.

[0105]In the embodimentfor example under the vacuum atmosphere about the 5th power of minus [torr] of 10pulse width T1 was set to 1 [a ms]the pulse interval T2 was set to 10 [a ms]and pressure up of 0.1 every [V] of the peak value Vpf was carried out for every pulse. And whenever it carried out 5 pulse applying of the chopping seamonitor pulse Pm was inserted at 1 time of the rate. The voltage Vpm of the monitor pulse was set as 0.1 [V]s not have an adverse effect on foaming processing. And the energization in connection with foaming processing was ended in the stage from which the electrical resistance between the element electrodes 1102 and 1103 became the 6th power [ohm] of 1x10i.e.the stage from which the current measured with the ammeter 1111 at the time of monitor pulse applying became the 7th power of below minus [A] of 1x10.

[0106]It is a desirable method related with the surface conduction type emission elements of this embodimentfor exampleas for the above-mentioned methodwhen the design of surface conduction type emission elements such as material thickness or the element electrode interval L of particle membranesis changed it is desirable to change the conditions of energization suitably according to it.

[0107]4) Nextas shown in (d) of <u>drawing 7impress</u> proper voltage among the element electrodes 1102 and 1103 from the power supply 1112 for activation perform energization activation and improve an electron emission characteristic.

[0108] Energization activation is processing which energizes on proper conditions to the electron emission part 1105 of the figure (c) formed by said energization foaming processing and makes carbon or carbon compounds deposit on the neighborhood. (In the figurethe sediment which consists of carbon or carbon compounds was typically shown as the member 1113.) In addition the emission current in the same impressed electromotive force can be made to increase to 100 or more times typically [before

carrying out] by performing energization activation.

[0109]Carbon or carbon compounds which makes the origin the organic compound which exists in a vacuum atmosphere is made to specifically deposit by impressing a voltage pulse periodically in the vacuum atmosphere within the limits of the 4th power of minus of 10 thru/or the 5th power of minus [torr] of 10. the sediment 1113 — single crystal graphitepolycrystal graphiteamorphous carbonand ******* — it is — or it is the mixture and thickness is below 300 [angstrom] more preferably below 500 [angstrom].

[0110]In order to explain an energizing method in more detailan example of the proper voltage waveform impressed to (a) of <u>drawing 9</u> from the power supply 1112 for activation is shown. In this embodimentalthough the square wave of fixed voltage was impressed periodically and energization activation was performed14 [V] set voltage Vac of the square wave to 10 [a ms]andspecificallypulse width T3 carried out 1 [a ms] and the pulse interval T4. They are desirable conditions about the surface conduction type emission elements of this embodimentand as for above-mentioned energizing conditionswhen the design of surface conduction type emission elements is changedit is desirable to change conditions suitably according to it.

[0111]1114 shown in (d) of drawing 7 is an anode electrode for catching the emission current Ie emitted from these surface conduction type emission elements and DC high voltage power 1115 and the ammeter 1116 are connected. (After incorporating the substrate 1101 into a display panel in additionin performing activation) The phosphor screen of a display panel is used as the anode electrode 1114. While impressing voltage from the power supply 1112 for activationthe emission current Ie is measured with the ammeter 1116the advancing state of energization activation is monitored and operation of the power supply 1112 for activation is controlled. Although an example of the emission current Ie measured with the ammeter 1116 is shown in drawing 9 (b) if it begins to impress pulse voltage from the activation power supply 1112the emission current Ie will increase with progress of timebut it will be saturated soon and will hardly increase. Thuswhen the emission current Ie is saturated mostlythe voltage impressing from the power supply 1112 for activation is suspended and energization activation is ended.

[0112] They are desirable conditions about the surface conduction type emission elements of this embodimentand as for above-mentioned energizing conditions when the design of surface conduction type emission elements is changedit is desirable to change conditions suitably according to it.

[0113]The flat-surface type surface conduction type emission elements shown in drawing 7 (e) as mentioned above were manufactured.

[0114]Another typical composition of the surface conduction type emission elements which formed (the surface conduction type emission elements of a vertical type) next an electron emission partor its circumference from particle membranesi.e.the composition of the surface conduction type emission elements of a vertical type is

explained.

[0115] Drawing 10 is a typical sectional view for explaining the basic constitution of a vertical typethe conductive thin film in which a substrateand 1202 and 1203 used the element electrode 1206 used the level difference formation memberandas for 12041201 in a figure used particle membranesthe electron emission part which formed 1205 by energization foaming processing and the thin film which formed 1213 by energization activation — it comes out.

[0116]One of the two (1202) of the element electrodes is provided on the level difference formation member 1206and the point that a vertical type differs from the flat-surface type explained previously is one of the points that the conductive thin film 1204 has covered the side of the level difference formation member 1206. Thereforethe element electrode interval L in the flat-surface type of said <u>drawing 6</u> is set up as the level difference quantity Ls of the level difference formation member 1206 in a vertical type. It is possible to attach without the substrate 1201the element electrodes 1202 and 1203and the conductive thin film 1204 using particle membranesand to use similarly the material enumerated during said flat-surface type explanation. Material of insulation electrically like SiO2 is used for the level difference formation member 1206for example.

[0117]Nextthe process of the surface conduction type emission elements of a vertical type is explained. (a) – (f) of <u>drawing 11</u> is a sectional view for explaining a manufacturing processand the notation of each member of it is the same as that of said <u>drawing 10</u>.

- [0118]1) Firstas shown in <u>drawing 11</u> (a)form the element electrode 1203 on the substrate 1201.
- 2) Nextas shown in the figure (b)laminate the insulating layer 1206 for forming a level difference formation member. Although the insulating layer 1206 should just laminate SiO2 by a sputtering technique for example other methods for film deposition such as a vacuum deposition method and print processes may be used for it for example.
- 3) Nextas shown in the figure (c)form the element electrode 1202 on the insulating layer 1206.
- 4) Nextas shown in the figure (d)remove a part of insulating layer 1206 of the figure (c)for example using an etching methodand expose the element electrode 1203.
- 5) Nextas shown in the figure (e)form the conductive thin film 1204 using particle membranes. What is necessary is just to use membrane formation artsuch as the applying methodas well as [for example] a said flat-surface type casein order to form.
- 6) Nextas well as a said flat-surface type caseperform energization foaming processing and form the electron emission part 1205 in the conductive thin film 1204 of the figure (e). (What is necessary is just to perform flat-surface type energization foaming processing in which it explained using drawing 7 (c) and same processing)
- 7) Nextperform energization activation and make carbon or the carbon compounds 1213 deposit near the electron emission part as well as a said flat-surface type case.

(What is necessary is just to perform flat-surface type energization activation explained using <u>drawing 7</u> (d) and same processing) The surface conduction type emission elements of the vertical type shown in <u>drawing 11</u> (f) as mentioned above were manufactured.

[0119](Characteristic of surface conduction type emission elements of having used for the display) Although element composition and a process were explained above about the surface conduction type emission elements of a flat-surface type and a vertical typethe characteristic of an element of next having used for the display is described.

[0120] The typical example of the opposite (emission current Ie) (element impressed electromotive force Vf) characteristic and (element current If) the opposite (element impressed electromotive force Vf) characteristic of the element used for the display is shown in drawing 12. Since the emission current Ie was remarkably small compared with the element current If and it was difficult to illustrate with the same measure and also these characteristics were what changes by changing design parameters such as a size of an element and shapetwo graphs were respectively illustrated in the arbitrary unit.

[0121]The element used for the display has the three characteristics described below about the emission current le.

[0122]If the voltage of the size more than a certain voltage (this is called the threshold voltage Vth) is impressed to an elementin the first placethe emission current Ie will increase rapidlybut on the other hand on the voltage of less than the threshold voltage Vththe emission current Ie is hardly detected. That isit is the nonlinear element which had the clear threshold voltage Vth about the emission current Ie.

[0123] Since the emission current Ie changes depending on the voltage Vf impressed to an elementit can control [second] the size of the emission current Ie by the voltage Vf.

[0124] Since the speed of response of the current Ie emitted [third] from an element to the voltage Vf impressed to an element is quickthe amount of electronic charge emitted from an element is controllable by the length of time to impress the voltage Vf.

[0125] Since it had the above characteristics surface conduction type emission elements were able to be used conveniently for a display. For examplein the display which provided many elements corresponding to the pixel of a display screenif the first characteristic is usedit is possible to display by scanning a display screen sequentially. That is according to desired light emitting luminance the voltage more than the threshold voltage Vth is suitably impressed to the element under drive and the voltage of less than the threshold voltage Vth is impressed to the element of a non selection state. By changing the element to drive one by one it is possible to display by scanning a display screen sequentially.

[0126]the second characteristic — or since light emitting luminance is controllable by using the third characteristicit is possible to perform a gradient display.

[0127](The structure of the multi-electron beam source which carried out passive—matrix wiring of many elements)next the structure of the multi-electron beam source which arranged above—mentioned surface conduction type emission elements on the substrateand carried out passive—matrix wiring are described.

[0128]What is shown in <u>drawing 2</u> is the top view of a multi-electron beam source used for the display panel of said <u>drawing 1</u>. On a substratethe same surface conduction type emission elements as what was shown by said <u>drawing 6</u> are arrangedand these elements are wired in the shape of a passive matrix with the line writing direction wiring electrode 1013 and the column direction wiring electrode 1014. The insulating layer (un-illustrating) is formed in inter-electrodeand the electric insulation is maintained at the portion which the line writing direction wiring electrode 1013 and the column direction wiring electrode 1014 intersect.

[0129] The section in alignment with B-B' of drawing 2 is shown in drawing 3. [0130] Beforehand the multi electron source of such a structure on a substrate The line writing direction wiring electrode 1013 the column direction wiring electrode 1014 an inter-electrode insulating layer (un-illustrating) And after forming the element electrode and conductive thin film of surface conduction type emission elements it manufactured by supplying electric power to each element via the line writing direction wiring electrode 1013 and the column direction wiring electrode 1014 and performing energization foaming processing and energization activation.

[0131](3) Drive circuit composition (and drive method)

<u>Drawing 13</u> shows the outline composition of the drive circuit for performing a television display based on the TV signal of NTSC system with a block diagram. Among the figurethe display panel 1701 is equivalent to the display panel mentioned aboveand as mentioned aboveit is manufactured and it operates. The scanning circuit 1702 scans a display line and the control circuit 1703 generates the signal etc. which are inputted into the scanning circuit 1702. The shift register 1704 shifts the data in every lineand the line memory 1705 inputs the data for one line from the shift register 1704 into the modulating-signal generator 1707. The synchronizing signal separate circuit 1706 separates a synchronized signal from an NTSC signal.

[0132]Hereafterthe function of each part of a device of <u>drawing 13</u> is explained in detail.

[0133] The display panel 1701 is first connected with the external electric circuit via the terminals Dx1 thru/or Dxmthe terminals Dy1 thru/or Dynand the secondary terminal Hv. among thesethe multi-electron beam source established in the display panel 1701 at the terminals Dx1 thru/or Dxmi.e.the cold cathode element by which matrix wiring was carried out at the matrix form of the m line n sequence— every [one line (n element)] — the scanning signal for driving one by one is impressed. On the other handthe modulating signal for controlling the output electron beam of each

n element selected with said scanning signal for one line is impressed to the terminals Dy1 thru/or Dyn. Although the direct current voltage of 5 [kV] is supplied to the secondary terminal Hv from the direct current voltage supply Vafor examplethis is the accelerating voltage for giving sufficient energy to excite a fluorescent substance to the electron beam outputted from a multi-electron beam source.

[0134]Nextthe scanning circuit 1702 is explained. The circuit equips an inside with m switching elements (typically shown by S1 thru/or Sm among the figure)and each switching elementThe output voltage of the direct current voltage supply Vx or either of 0 [V]s (grand level) is chosenand it electrically connects with the terminals Dx1 thru/or Dxm of the display panel 1701. Although each switching element of S1 thru/or Sm operates based on the control signal Tscan which the control circuit 1703 outputsit can be easily constituted by combining a actual for exampleswitching element like FET. Said direct current voltage supply Vx are set up output fixed voltage so that the driver voltage impressed to the element which is not scanned based on the characteristic of the electron emission element illustrated to drawing 12 may become below in electron emission threshold voltage Vth voltage.

[0135]The control circuit 1703 has the work in which operation of each part is adjusted so that a suitable display may be performed based on the picture signal inputted from the exterior. Based on the synchronized signal Tsync sent from the synchronizing signal separate circuit 1706 explained beloweach control signal of TscanTsftand Tmry is generated to each part. The synchronizing signal separate circuit 1706 is a circuit for separating a synchronized signal ingredient and a luminance signal componentand if a frequency separation (filter) circuit is used as known wellit can consist of easily TV signals of the NTSC system inputted from the outside. It consisted of a Vertical Synchronizing signal and a Horizontal Synchronizing signal so that it might be known wellbut the synchronized signal separated by the synchronizing signal separate circuit 1706 was illustrated as a Tsync signalafter [expedient] explaining here. On the other handthe signal is inputted into the shift register 1704 although the luminance signal component of the picture separated from said TV signal is expressed as a DATA signal for convenience.

[0136]The shift register 1704 is for carrying out serial/parallel conversion of said DATA signal inputted serially for every line of a pictureand operates based on the control signal Tsft sent from said control circuit 1703. That isit can also be put in another way as the control signal Tsft being a shift clock of the shift register 1704. The data for the picture of one line by which serial/parallel conversion was carried out (it is equivalent to an electron emission element n matter henchman's drive data) is outputted from said shift register 1704 as n signals of Id1 thru/or Idn. [0137]The line memory 1705 is memory storage for between required time to memorize the data for the picture of one lineand memorizes the contents of Id1 thru/or Idn suitably according to the control signal Tmry sent from the control circuit 1703. The memorized contents are outputted as I'd1 thru/or I'dnand are inputted into

the modulating-signal generator 1707.

[0138] The modulating-signal generator 1707 is a signal source for carrying out the drive abnormal conditions of each of the electron emission element 1015 appropriately according to each of said image data I'd1 thru/or I'dnand the output signal is impressed to the electron emission element 1015 in the display panel 1701 through the terminals Dy1 thru/or Dyn.

[0139]As explained using drawing 12the surface conduction type emission elements in connection with this embodiment have the following basic characteristics to the emission current Ie. That isthere is the clear threshold voltage Vth (the surface conduction type emission elements of the example mentioned later 8 [V]s) in an electron emission elementand only when the voltage beyond the threshold Vth is impressedelectron emission arises. To the voltage beyond the electron emission threshold Vththe emission current Ie also changes according to the change of potential like the graph of drawing 12. When impressing pulse form voltage to this elementeven if it impresses the voltage below the electron emission threshold Vthfor exampleelectron emission is not produced from thisbut when impressing the voltage beyond the electron emission threshold Vthan electron beam is outputted from surface conduction type emission elements. In that caseit is possible by changing the peak value Vm of a pulse to control the intensity of an output electron beam. It is possible to control the total amount of the electric charge of the electron beam outputted by changing the width Pw of a pulse.

[0140]Thereforeaccording to an input signala voltage modulation methodpulse width modulationetc. are employable as a method which modulates an electron emission element. It faces carrying out a voltage modulation method and the circuit of a voltage modulation method which generates the voltage pulse of fixed length and modulates the peak value of a pulse suitably according to the data inputted can be used as the modulating-signal generator 1707. It faces carrying out pulse width modulation and the circuit of pulse width modulation which generates the voltage pulse of fixed peak value and modulates the width of a voltage pulse suitably according to the data inputted can be used as the modulating-signal generator 1707. [0141]The thing of a digital signal type or the thing of an analog signal type can also be used for the shift register 1704 or the line memory 1705. That isit is because serial/parallel conversion and memory of a picture signal should just be performed at the rate of predetermined.

[0142]What is necessary is to digital-signal-ize output signal DATA of the synchronizing signal separate circuit 1706to use a digital signal typebut just to form an A/D converter in this at the outputting part of the synchronizing signal separate circuit 1706. The circuit where the output signal of the line memory 115 is used for a modulating-signal generator by the digital signal or an analog signal in relation to this becomes a little different thing. That isin the case of the voltage modulation method using a digital signalan amplifying circuit etc. are added to the modulating-signal

generator 1707 if neededfor example using a D/A conversion circuit. [0143]In the case of pulse width modulationthe circuit which combined the comparator (comparator) which compares with the output value of said memory the output value of a calculating machine (counter) and a calculating machine which calculates the wave number which a high-speed oscillator and an oscillator outputfor example is used for the modulating-signal generator 1707. The amplifier for amplifying the voltage of the modulating signal which a comparator outputs and by which Pulse Density Modulation was carried out to the driver voltage of an electron emission element if needed can also be added.

[0144]In the case of the voltage modulation method using an analog signalthe amplifying circuit which used the operational amplifier etc.for example can be adopted as the modulating-signal generator 1707and a shift level circuit etc. can also be added to it if needed. In the case of pulse width modulationa voltage-controlled oscillating circuit (VCO) can be adopted to the amplifier for amplifying the voltage to the driver voltage of an electron emission element if needed can also be added to it for example. [0145]In the image display device which can apply this embodiment which can take such compositionelectron emission arises by impressing voltage to each electron emission element via the container outer edge children Dx1 thru/or DxmDy1or Dyn. And high voltage is impressed to the metal back 1019 or a transparent electrode (un-illustrating) via the secondary terminal Hvand an electron beam is accelerated. The accelerated electron collides with the fluorescent screen 1018luminescence produces it and a picture is formed.

[0146] The composition of the image display device described here is an example of the image forming device which can apply this inventionand various modification is possible for it based on the thought of this invention. Although NTSC system was held about the input signalan input signal is not restricted to this and can also adopt the television signal (high-definition TVs including MUSE) method which consists of many scanning lines from these besides PALan SECAM systemetc.

[0147](spacer) The low resistance film 1020c (interlayer) is formed in the end (the contact surface or lateral portion of the spacer 1020) which contacts said high resistance film 1020bthe faceplate 1017 and the substrate 1011 as mentioned above. Each low resistance film 1020c (interlayer) by the side of the faceplate 1017 and the substrate 1011 is electrically connected with the high resistance film 1020b. When a protuberance form portion exists in the shape of the low resistance film 1020c (interlayer) temporarilychange of a steep electric field arises around ita height becomes a causeand discharge is caused.

[0148] The example of the projection shape of the concrete low resistance film 1020c (interlayer) is shown in drawing 14 A and drawing 14 B. Drawing 14 A is an example in the end of the high resistance film 1020b and the low resistance film 1020c (interlayer) of the side of the joined part by the side of the faceplate 1017 and the substrate 1011. In this example the low resistance film 1020c (interlayer) forms the

angle which is 90 degreesand the electric field of the portion which makes this right angle becomes strong. In drawing 14 Bin order that the straight side side lateral portion of the spacer 1020 and the shorter side side lateral portion may make the angle of 90 degrees mutuallythe electric field of the crossing arris part becomes strong.

[0149]Belowthe measure for these problems is described.

[0150]Since a steep change of an electric field was not produced the low resistance film 1020c (interlayer) consisted of only a straight line and a curve with large curvature. That ishe is trying not to include shapesuch as a curve with small projectionacute angleand curvature radius the exposed portion in the tight container of the edge of the low resistance film 1020c.

[0151]The distance between the low resistance films 1020c (the faceplate 1017 side and the substrate 1011 side) of both spacers 1020 expressed with below-mentioned drawing 15 GWhen a curvature radius [in / for the voltage impressed between the above-mentioned low resistance films 1020c / the end of Va and the low resistance film 1020c] is set to rthe maximum field intensity Emax produced at the end of the low resistance film 1020c is Emax=beta (Va/G) in general.

beta= [2 (G/r)/ln (4 G/r)]

It is come out and expressed. (Va/G) is an average electric field produced among both low resistance films 1020cand the coefficient beta expresses with the end of the low resistance film 1020c here the ratio into which an electric field becomes strong. The above-mentioned formula correspondswhen a height has the shape near the symmetry of revolution toward an average electric field direction. In this embodimentsince it becomes the composition of having the low resistance film 1020c at both the surface and the rear face to the thickness direction of a spacerit is thought that it corresponds in the middle of rotational symmetry shape and plane symmetry shape (for examplecylindrical shape etc.). In plane symmetry shapethe coefficient beta is beta=(1/4) -root (G/r) in general.

It can estimate. That iswhen beta is 100 times in the symmetry of revolutionin plane symmetrybeta will be about 10 times. Thereforeif the case of this embodiment is estimated coarselyit will be presumed that beta will be about 50 times from 20 times. [0152]Theoreticallyif it produces above the electric field of a 9th power [V/m] orderit has estimated but if the electron emission by the strong electric field formed the neighborhood [a projection an angleetc.] exceeds the 7th power [V/m] experientiallyit is said for the probability of field emission to increase. The phenomenon in which a still very smaller projection exists in a projection or an angle as this causeand the electric field is increasing etc. are pointed out. Thereforein the range of the producing method which can be used now also in the case of this embodiment and which can be mass-produced it is preferred to stop the abovementioned maximum field intensity below to the 7th power [V/m]. Of courseoperation in the electric field region of the 9th power [V/m] is also possible by using the spacer

produced very carefully without generating discharge.

[0153] Although the mutual field used the spacer of the rectangular parallelepiped shape which makes 90 degrees in the above example in each ridgelineas for the composition of the low resistance film 1020c in this invention in the case of the spacer of the shape which makes the angle of 150 degrees or less in generalan effect shows up in the ridgeline between lateral portions to make. Thereforethis invention is applicable also to a right hexagonal prism or a right octagon pilaster-like spacerfor example.

[0154] The example of a device is raised to below and this embodiment is explained further in full detail.

[0155]. In each embodiment described belowmentioned above as a multi-electron beam source. The multi-electron beam source which carried out matrix wiring (refer to drawing 1 and drawing 2) of the surface conduction type emission elements of the NxM individual (N= 3072M= 1024) of a type which has an electron emission part to the inter-electrode conductive particle film with line writing direction wiring of M book and the row direction wiring of N book was used.

[0156] The silicon nitride film was formed in the glass surface homogeneous as a rear plate (20 mm in length5 mm in widthand 0.2 mm in thickness) by a 0.5-micrometer sputtering techniqueand this was made into the insulation member 1020a. As a high resistance filmwhat laminated the chromium oxide film was used for the Cr-aluminum alloy nitride film or the membrane surface to cut. Thickness is 200 nm and 5 nmrespectively. It is possible to use the high resistance film of not only this but this invention.

[0157]Nextas a low resistance filmexcept for the endthe Au membrane of 0.1-micrometer thickness was formed in the 1013rd page of line writing direction wiringand the 1019th page of a metal back and parallel with band-like [equal-width / of H= 30 micrometers] so that it might be shown to a terminal area with the faceplate and rear plate sidei.e.drawing 1(drawing 15).

[0158] Drawing 24 is a figure explaining the method of producing the low resistance film 1020c of the spacer 1020. After being installed in the submask 1051 which the spacer 1020 dashes against the long side side of a spacerand has a part (figure (a)) the mask 1502 is arranged so that the spacer 1020 may be covered.
[0159] The pattern is formed in the mask 1502 so that the spacer 1020 may be exposed corresponding to the low resistance film 1020c of desired shapeand the predetermined curvature radius is given to it in the field 1503 especially corresponding to the end of the low resistance film 1020c. Since this curvature radius is not less than several micrometersit can be formed using the usual etching method etc. The mask produced in the same manners can be used also about the mask used below by a 2nd embodiment mentioned later. In the state where it has been arranged as mentioned abovethe low resistance film 1020c was produced using the sputtering technique.

[0160]As another producing methodit irradiates with a high-output laser beamthe end of the low resistance film 1020c produced by the sputtering technique is removedand there is also a method of obtaining desired shape. In this methoda relative location gap of the spacer 1020 and the mask 1502 arisesand it also becomes a means to prevent an electric field from removing a garbage and becoming strongin the case where it is formed so that a low resistance film may intersect the side face end of a spacer etc.

[0161]The end of the band-like low resistance film 1020c has been arranged so that it may come to the I= 20-micrometer inside from the end of a spacer (drawing 15). The portion of the edge of the both ends A of the low resistance film 1020c has given the curvature radius r of 20 micrometers and has connected it with the straight part B smoothly. The discharge produced by this when high tension is applied between a faceplate and a rear plate was prevented. The position of the end of the low resistance film 1020c should just go into the range by which the orbit of the electron emitted from an element is not influenced. The curvature radius r attached to a corner is not limited to the size of this embodiment but should just apply the size shown in the above-mentioned.

[0162] The spacer is connected using the metal back and the conductive frit glass on line writing direction wiring and a faceplate. Conductive frit uses what mixed the conductive particle which carried out golden coating of the surface for glass frit glassand has electrically connected it with the antistatic film of a spacer surfaceline writing direction wiringor a faceplate.

[0163]According to this embodimentthe display panel which has arranged the spacer 1020 shown in drawing 1 mentioned above was produced. Hereafterit explains in full detail using drawing 1 and drawing 5. Firstthe substrate 1011 which formed the line writing direction wiring electrode 1013the column direction wiring electrode 1014the inter-electrode insulating layer (un-illustrating)and the element electrode and conductive thin film of surface conduction type emission elements on the substrate beforehand was fixed to the rear plate 1015. Nextthe inside of the surface of the insulation member 1020a which consists of soda lime glassthe spacer 1020 (the height 5 [mm].) which formed the high resistance film 1020b of the after-mentioned [page / 4th] exposed in a tight containerand formed the low resistance film 1020c as a conducting film to the contact surface The board thickness 200 [micrometer] and 20 mm in length were fixed in parallel with the line writing direction wiring 1013 by regular intervals on the line writing direction wiring 1013 of the substrate 1011.

[0164] Thenthe faceplate 1017 in which the fluorescent screen 1018 and the metal back 1019 were attached to the inner surface has been arranged to the 5-mm upper part of the substrate 1011 via the side attachment wall 1016 and each joined part of the rear plate 1015 the faceplate 1017 the side attachment wall 1016 and the spacer 1020 was fixed to it. The joined part of the substrate 1011 and the rear plate 1015 the joined part of the rear plate 1015 and the side attachment wall 1016 and the joined

part of the faceplate 1017 and the side attachment wall 1016 applied frit glass (un-illustrating) and sealed it by calcinating 10 minutes or more at 400 ** thru/or 500 ** in the atmosphere.

[0165]By the substrate 1011 sidethe spacer 1020 on the line writing direction wiring 1013 (line width 300 [micrometer])In the faceplate 1017 sideit arranges on the 1019th page of a metal back via the conductive frit glass (un-illustrating) which mixed conducting materials such as a conductive filler or metal Simultaneously with sealing of the above-mentioned tight containerit pasted up by calcinating 10 minutes or more at 400 ** thru/or 500 ** in the atmosphereand electric connection was also made. [0166]In this embodimentthe fluorescent screen 1018As shown in drawing 16each color fluorescent substance 21a adopts the stripe shape prolonged in a column direction (the direction of Y)The black conductor 21b is used by the fluorescent screen arranged so that not only between between each color fluorescent substance (RGB) 21a but each pixel of the direction of Y may be separatedand the spacer 1020It has been arranged via the metal back 1019 in a black conductor 21b field (line width 300 [micrometer]) parallel to a line writing direction (the direction of X). When performing the above-mentioned sealingin order to have to make each color fluorescent substance 21a and each element arranged on the substrate 1011 correspondthe rear plate 1015the faceplate 1017and the spacer 1020 performed sufficient alignment.

[0167] The inside of the tight container completed as mentioned above is exhausted with a vacuum pump through an exhaust pipe (un-illustrating) After reaching sufficient degree of vacuum the multi-electron beam source was manufactured by supplying electric power to each element via the line writing direction wiring electrode 1013 and the column direction wiring electrode 1014 and performing the above-mentioned energization foaming processing and energization activation through the container outer edge children Dx1-Dxmand Dy1-Dyn.

[0168] Nextwith the degree of vacuum about the 6th power of minus [Torr] of 10it welded by heating an unillustrated exhaust pipe with a gas burnerand the envelope (tight container) was closed. Finallygetter processing was performed in order to maintain the degree of vacuum after closure.

[0169]In the image display device using a display panel as shown in drawing 1 and drawing 5 which were completed as mentioned aboveto each cold cathode element (surface conduction type emission elements) 1012. By impressing a scanning signal and a modulating signal from an unillustrated signal generation means respectively make electrons emit through the container outer edge children Dx1-DxmDy1 - Dynand to the metal back 1019. The picture was displayed by impressing high voltage through the secondary terminal Hv by accelerating an emission-electron beammaking an electron collide with the fluorescent screen 1018 and making each color fluorescent substance 21a (R [of drawing 16]GB) excite and emit light. The impressed electromotive force Va to the secondary terminal Hv made 14 [V]s 3 [kV] thru/or 10

[kV]and impressed electromotive force Vf to each 1013-1014 wiring.

[0170]At this timealso including the luminescence spot by the emission electron from the cold cathode element 1012 in the position near the spacer 1020the luminescence spot row at equal intervals was formed in the shape of two dimensionsit was clear and the good color image display of color reproduction nature was completed. Not having generated the disorder of an electric field which affects an electron orbiteven if this installed the spacer 1020 is shown.

[0171]Two or more examples of an experiment performed to below using the display panel shown in <u>drawing 1</u> are enumerated. The existence of discharge generating under an experimental parameter (GrVaEmax) and its conditions is shown.

[0172]

[Table 1]

[0173][A 2nd embodiment] Drawing 21 is an important section lineblock diagram for describing a 2nd embodiment of this inventionand the spacer 1020 is arranged like a 1st embodiment between the substrate 1010 and the faceplate 1017 which make an electron source. As for the spacer 1020the high resistance film 1020b and the low resistance film 1020c are formed in the surface of the insulation member 1020a (drawing 21 un-illustrating). As for the straight side side of the insulation member 1020aespecially the low resistance film 1020c is formed in the lateral portion 1020a-1 pageand is electrically connected with the line writing direction wiring 1013 on the metal back 1019 on the faceplate 1017and the substrate 1011. 1020 c-A expresses the low resistance film straight part parallel to the faceplate 1017 (metal back 1019) and the substrate 1011 (line writing direction wiring 1013) among the low resistance films 1020c among the figure. [among the low resistance films 1020c / near shorter side side lateral portion 1020a–2 of the spacer 1020 (field of length L)] 1020 c–BIt is connected with two or more straight lines (in this examplelow resistance film straight part 1020 c-A is included and they are three straight lines) which make an obtuse angle mutuallyand the low resistance membrane end part which makes the shape (cross position 1020 c-C) which intersects the line writing direction wiring 1013 is expressed.

[0174]Although low resistance membrane end part 1020 c-B was constituted from a polygon which consists of obtuse angles in this embodimentThe effect which eases the electric field concentrates in low resistance membrane end part 1020 c-B as well as the case where low resistance membrane end part 1020 c-B is constituted from a smooth curve which used the above-mentioned obtuse angle in the 1st example in general by considering it as the angle of 150 degrees or more preferably 120 degrees or more can be acquired.

[0175][A 3rd embodiment] drawing 22 being an important section lineblock diagram for describing a 3rd embodiment of this inventionand differing from a 1st and 2nd

embodimentIt is the point of having extended low resistance membrane end part 1020 c⁻B formed in straight side side lateral portion 1020a⁻1 of the spacer 1020 so that shorter side side lateral portion 1020a⁻2 might be touched. As opposed to the electric field which the emission electron from the electron emission element 1012 close to low resistance film straight part 1020 c⁻A receives by this compositionand the electric field which the discharge electron from the electron emission element 1012 close to low resistance membrane end part 1020 c⁻B receivesThe influence difference which the spacer 1020 does can be pressed down to the minimum. Its thickness t of the transverse direction of the spacer 1020 is comparable to height h of the low resistance film 1020cor this composition is effective especially when it is less than it. In this compositionwhat does not lack the end of the insulation member 1010a of the spacer 1020 easily can use the charge of a ceramic material with a high mechanical strength preferably.

[0176][A 4th embodiment] <u>Drawing 23</u> is an important section lineblock diagram for describing a 4th embodiment of this inventionand differing from the 1st thru/or a 3rd embodiment is the point which formed low resistance film 1020c-2 also in shorter side side lateral portion 1020a-2 of the spacer 1020. The low resistance film 1020c2 comprises low resistance film straight part 1020c2-A and low resistance membrane end part 1020c2-B. Any of the same curvilinear shape as the 1st example or the same polygonal shape as the 2nd example may be sufficient as low resistance membrane end part 1020c2-B. It may extend like a 3rd embodiment to ridgeline 1020a-3 which straight side side side 1020a-1 of the insulation member 1020a and shorter side side side 1020a-2 make.

[0177]Since the dent of a low resistance film is formed in the low resistance film 1020c and the boundary of 1020c2 by this compositiona concave equipotential surface is formed toward the high resistance film 1020b by it about [which straight side side side 1020a-1 and shorter side side 1020a-2 make] ridgeline 1020a-3. A convex equipotential surface can be prevented from being formed toward the high resistance film 1020b of this about ridgeline 1020a-3. Its thickness t of the transverse direction of the spacer 1020 is comparable to height h of the low resistance film 1020cor this composition is effective especially when it is more than it. [0178] Although the low resistance film 1020c is formed in both by the side of the substrate 1011 which makes the faceplate 1017 side and an electron source in each embodiment described abovelf it uses for either of the substrate 1011 sides which constitute low resistance membrane end part 1020 c-B of an embodiment for the faceplate 1017 side or an electron sourcethe effect which eases electric field concentrates and controls discharge can be acquired. An effect is large when the composition of the low resistance film 1020c of an embodiment is used for the substrate 1011 side which makes the electron source which becomes the low voltage side also especially in it. When the composition of the low resistance film 1020c of an embodiment is used for the both sides by the side of the substrate 1011 which makes

an electron source the faceplate 1017 sidean effect is especially preferred greatly much more.

[0179]According to the image display device of this embodimentthe following effects are acquired as explained above. That iselectrification of a spacer can be neutralized by having a high resistance film electrically connected to the surface of one spacer at a substrate and a fluorescent screen. Since low resistance filmssuch as metalare arranged to most terminal areas of a high resistance filman element substrateor a high resistance film and an image formation member and supply of stable current was made to be performedprevention of electrification is attained and a light-emitting position gap can be prevented.

- 2) Concentration of an electric field can be deterred by making a low resistance film into the outside combined with a straight linea curve with large curvaturethe angles of an obtuse angleor those shape further. For this reasonimpression of the still higher voltage of a between [a fluorescent screen and an element substrate] is attained suppressing discharge.
- 3) In an image forming devicethe above result can attain improvement in the luminosity by high voltage impressionand realization of a good picture without a light-emitting position gap.

[0180]

[Effect of the Invention] As explained aboveaccording to this inventiongenerating of discharge can be reduced extremelymaintaining antistatic effect with a spacer especially sufficient in an image forming device.
[0181]

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is a perspective view of the display panel used for the embodiment.

Drawing 2 It is the top view of a multi-electron beam source used for the display panel of drawing 1.

[Drawing 3] It is a figure showing the section in alignment with B-B' of drawing 2.

[Drawing 4] It is a figure showing the pattern of a fluorescent substance.

[Drawing 5] It is a cross section of A-A' of drawing 1.

[Drawing 6] It is the top view (a) and sectional view (b) for explaining the composition of flat-surface type surface conduction type emission elements.

<u>[Drawing 7]</u>It is a sectional view for explaining the manufacturing process of surface conduction type emission elements.

[Drawing 8] It is a figure showing an example of the proper voltage waveform impressed from the power supply for foaming.

[Drawing 9] It is a figure explaining an example of activation.

[Drawing 10] It is a typical sectional view for explaining the basic constitution of the surface conduction type emission elements of a vertical type.

[Drawing 11] It is a sectional view for explaining the manufacturing process of the surface conduction type emission elements of a vertical type.

[Drawing 12] It is a figure showing the typical example of the opposite (emission current Ie) (element impressed electromotive force Vf) characteristic and (element current If) the opposite (element impressed electromotive force Vf) characteristic of the element used for the display.

[Drawing 13] A block diagram shows the outline composition of the drive circuit for performing a television display based on the TV signal of NTSC system.

[Drawing 14 A] It is a figure showing the example of the projection shape of a concrete low resistance film (interlayer).

[Drawing 14 B] It is a figure showing the example of the projection shape of a concrete low resistance film (interlayer).

[Drawing 15] It is a figure explaining the shape of the low resistance film by this embodiment.

[Drawing 16] It is a figure explaining the pattern of a fluorescent screen.

[Drawing 17] It is a figure showing the top view of the element by the above—mentioned M.Hartwell and others.

<u>[Drawing 18]</u>It is a figure showing the sectional view of the element by the above-mentioned C.A.Spindt and others.

[Drawing 19] It is a figure showing the typical example of MIM type element composition.

[Drawing 20] It is a perspective view showing an example of the display panel part which makes a flat-surface type image display device.

[Drawing 21] It is a figure explaining the shape of the resistance film in another embodiment.

[Drawing 22] It is a figure explaining the shape of the resistance film in another embodiment.

[Drawing 23] It is a figure explaining the shape of the resistance film in another embodiment.

[Drawing 24] It is a figure explaining an example of the formation method of the resistance film by this embodiment.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-340688

(43)公開日 平成10年(1998)12月22日

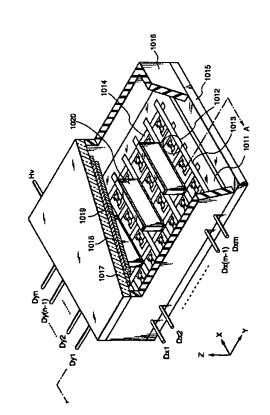
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
H01J 29/87		H 0 1 J 29/87
G09F 9/30	3 2 0	G 0 9 F 9/30 3 2 0
	360	360
H 0 1 J 31/12		H 0 1 J 31/12 C
		審査請求 未請求 請求項の数17 〇L (全 24 頁)
(21)出願番号	特願平 10-82051	(71)出願人 000001007
		キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 3月27日	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者 左納 義久
(31)優先権主張番号	特願平9-94109	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
(32)優先日	平 9 (1997) 4 月11日	ノン株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 安藤 洋一
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
		(72)発明者 光武 英明
		東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
		ノン株式会社内
		(74)代理人 弁理士 大塚 康徳 (外2名)

(54) 【発明の名称】 画像形成装置

(57)【要約】

【課題】画像形成装置内において、とりわけスペーサの 十分な帯電防止効果を維持しつつ、放電の発生を著しく 低減する。

【解決手段】リアプレート1015と側壁1016とフ ェースプレート1017で形成される容器と、該容器内 に配置された冷陰極素子1012で構成される電子源 と、蛍光膜1018を有し、該電子源より放出された電 子の照射により画像を形成する画像形成部材と、該容器 内の互いに異なる電圧が印加される電極間に配置された スペーサ1020とを備える画像形成装置において、該 スペーサ1020は導電性を有し、該電極と導電性層を 介して電気的に接続されており、該導電性層はその端辺 が直線部分と曲線部分あるいは直線部分と鈍角部分との 組み合わせによる形状をなしている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 容器と、該容器内に配置された電子源と、該電子源より放出された電子の照射により画像を形成する画像形成部材と、該容器内の互いに異なる電圧が印加される電極間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置において、

該スペーサは導電性を有し、該電極と導電性層を介して電気的に接続されており、該導電性層はその端辺が直線部分と曲線部分あるいは直線部分と鈍角部分との組み合わせによる形状をなしていることを特徴とする画像形成装置。

【請求項2】 前記スペーサは、多角形状のスペーサであって、前記導電性層は該スペーサの角近傍においてその端辺が曲線あるいは鈍角による形状をなしていることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項3】 前記曲線部分は、1 μ m以上の曲率半径 を有することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装 置。

【請求項4】 前記スペーサは、絶縁性部材表面に導電性膜が被覆されたスペーサであることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項5】 前記導電性膜は、 X° yがXのy乗を表すとして、 $1\times10^\circ$ -5から $1\times10^\circ$ -12 Ω / \square のシート抵抗を有することを特徴とする請求項4に記載の画像形成装置。

【請求項6】 前記スペーサは、耐大気圧用のスペーサであることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項7】 前記導電性層は、前記導電性膜よりも小さいシート抵抗を有することを特徴とする請求項4に記載の画像形成装置。

【請求項8】 前記電子源は、配線にて結線された複数の電子放出素子を有し、前記スペーサは、前記配線と電気的に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項9】 前記電子放出素子は、冷陰極素子であることを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。

【請求項10】 前記冷陰極素子は、表面伝導型電子放出素子であることを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。

【請求項11】 前記電子源は、複数の電子放出素子が複数の行方向配線と複数の列方向配線とによりマトリクス状に結線されている電子源であって、前記スペーサは、該行方向配線上あるいは該列方向配線上に配置され、該配線と電気的に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項12】 前記電子放出素子は、冷陰極素子であることを特徴とする請求項11に記載の画像形成装置。

【請求項13】 前記冷陰極素子は、表面伝導型電子放 中妻スズなステレた特徴レオス語状で10円卸載の画像 形成装置。

【請求項14】 前記画像形成部材は、前記電子源より 放出される電子を加速する加速電極を有し、該スペーサ は、該加速電極と電気的に接続されていることを特徴と する請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項15】 前記画像形成部材は、蛍光体と前記電子源より放出される電子を加速する加速電極とを有し、該スペーサは、該加速電極と電気的に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項16】 前記スペーサは、板状のスペーサであることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項17】 前記絶縁性部材は、該容器を構成する 部材と同じ材質の部材であることを特徴とする請求項4 に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子源を用いた画像表示装置等の画像形成装置に関する発明である。

[0002]

【従来の技術】従来から、電子放出素子として熱陰極素子と冷陰極素子の2種類が知られている。このうち冷陰極素子では、たとえば表面伝導型放出素子や、電界放出型素子(以下FE型と記す)や、金属/絶縁層/金属型放出素子(以下MIM型と記す)、などが知られている。

【0003】表面伝導型放出素子としては、たとえば、 M. I. Elinson, Radio Eng. Ele ctron Phys., 10, 1290, (196 5) や、後述する他の例が知られている。

【0004】表面伝導型放出素子は、基板上に形成された小面積の薄膜に、膜面に平行に電流を流すことにより電子放出が生ずる現象を利用するものである。この表面伝導型放出素子としては、前記エリンソン等によるSnO2 薄膜を用いたものの他に、Au薄膜によるもの

[G. Dittmer: Thin Solid Films", 9, 317 (1972)] や、In2 O3 / SnO2 薄膜によるもの [M. Hartwell and C. G. Fonstad: IEEE Trans. ED Conf. ", 519 (1975)] や、カーボン薄膜によるもの [荒木久 他:真空、第26巻、第1号、22 (1983)] 等が報告されている。

0. 1 [mm] で設定されている。尚、図示の便宜から、電子放出部3005は導電性薄膜3004の中央に矩形の形状で示したが、これは模式的なものであり、実際の電子放出部の位置や形状を忠実に表現しているわけではない。

【0006】M. Hartwellらによる素子をはじめとして上述の表面伝導型放出素子においては、電子放出を行う前に導電性薄膜3004に通電フォーミングと呼ばれる通電処理を施すことにより電子放出部3005を形成するのが一般的であった。すなわち、通電フォーミングとは、前記導電性薄膜3004の両端に一定の直流電圧、もしくは、例えば1V/分程度の非常にゆっくりとしたレートで昇圧する直流電圧を印加して通電し、導電性薄膜3004を局所的に破壊もしくは変形もしくは変質した導電性薄膜3004の一部には、変形もしくは変質した導電性薄膜3004の一部には、亀裂が発生する。前記通電フォーミング後に導電性薄膜3004に適宜の電圧を印加した場合には、前記亀裂付近において電子放出が行われる。

【0007】また、FE型の例は、たとえば、W. P. Dyke&W. W. Dolan, "Field emission", Advance in ElectronPhysics, 8, 89 (1956) や、あるいは、C. A. Spindt, "Physical properties of thin-film field emission cathodes with molybdenium cones", J. Appl. Phys., 47, 5248 (1976) などが知られている。

【0008】FE型の素子構成の典型的な例として、図18に前述のC. A. Spindtらによる素子の断面図を示す。同図において、3010は基板で、3011は導電材料よりなるエミッタ配線、3012はエミッタコーン、3013は絶縁層、3014はゲート電極である。本素子は、エミッタコーン3012とゲート電極3014の間に適宜の電圧を印加することにより、エミッタコーン3012の先端部より電界放出を起こさせるものである。

【0009】また、FE型の他の素子構成として、図18のような積層構造ではなく、基板上に基板平面とほぼ平行にエミッタとゲート電極を配置した例もある。

【0010】また、MIM型の例としては、たとえば、C. A. Mead, "Operation of tunnel-emission Devices, J. Appl. Phys., 32, 646 (1961) などが知られている。MIM型の素子構成の典型的な例を図19に示す。同図は断面図であり、図において、3020は基板で、3021は金属よりなる下電極、3022は厚ま100+ングストロール程度の薄い納続層 302

3は厚さ80~300オングストローム程度の金属よりなる上電極である。MIM型においては、上電極302 3と下電極3021の間に適宜の電圧を印加することにより、上電極3023の表面より電子放出を起こさせるものである。

【0011】上述の冷陰極素子は、熱陰極素子と比較して低温で電子放出を得ることができるため、加熱用ヒーターを必要としない。したがって、熱陰極素子よりも構造が単純であり、微細な素子を作成可能である。また、基板上に多数の素子を高い密度で配置しても、基板の熱溶融などの問題が発生しにくい。また、熱陰極素子がヒーターの加熱により動作するため応答速度が遅いのとは異なり、冷陰極素子の場合には応答速度が速いという利点もある。

【0012】このため、冷陰極素子を応用するための研究が盛んに行われてきている。

【0013】たとえば、表面伝導型放出素子は、冷陰極素子のなかでも特に構造が単純で製造も容易であることから、大面積にわたり多数の素子を形成できる利点がある。そこで、たとえば本出願人による特開昭64-31332において開示されるように、多数の素子を配列して駆動するための方法が研究されている。

【0014】また、表面伝導型放出素子の応用については、たとえば、画像表示装置、画像記録装置などの画像 形成装置や、荷電ビーム源、等が研究されている。

【0015】特に、画像表示装置への応用としては、たとえば本出願人によるUSP5,066,883や特開平2-257551や特開平4-28137において開示されているように、表面伝導型放出素子と電子ビームの照射により発光する蛍光体とを組み合わせて用いた画像表示装置が研究されている。表面伝導型放出素子と蛍光体とを組み合わせて用いた画像表示装置は、従来の他の方式の画像表示装置よりも優れた特性が期待されている。たとえば、近年普及してきた液晶表示装置と比較しても、自発光型であるためバックライトを必要としない点や、視野角が広い点が優れていると言える。

【0016】また、FE型を多数個ならべて駆動する方法は、たとえば本出願人によるUSP4,904,895に開示されている。また、FE型を画像表示装置に応用した例として、たとえば、R. Meyerらにより報告された平板型表示装置が知られている [R. Meyer:"Recent Development onMicrotips Display at LETl",Tech.Digest of 4th Int. Vacuum Microelectronics Conf.,Nagahama,pp.6~9(1991)]。

【0017】また、MIM型を多数個並べて画像表示装置に応用した例は、たとえば本出願人による特開平3-55739に関ラされている

【0018】上記のような電子放出素子を用いた画像形成装置のうちで、奥行きの薄い平面型表示装置は省スペースかつ軽量であることから、ブラウン管型の表示装置に置き代わるものとして注目されている。

【0019】図20は平面型の画像表示装置をなす表示パネル部の一例を示す斜視図であり、内部構造を示すためにパネルの一部を切り欠いて示している。

【0020】図中、3115はリアプレート、3116は側壁、3117はフェースプレートであり、リアプレート3115、側壁3116およびフェースプレート3117により表示パネルの内部を真空に維持するための外囲器(気密容器)を形成している。

【0021】リアプレート3115には基板3111が固定されているが、この基板3111上には冷陰極素子3112が、N×M個形成されている。(N、Mは2以上の正の整数であり、目的とする表示画素数に応じて適宜設定される。)また、前記N×M個の冷陰極素子3112は、図20に示すとおり、M本の行方向配線3113とN本の列方向配線3114により配線されている。これら基板3111、冷陰極素子3112、行方向配線3113および列方向配線3114によって構成される部分をマルチ電子ビーム源と呼ぶ。また、行方向配線3113と列方向配線3114の少なくとも交差する部分には、両配線間に絶縁層(不図示)が形成されており、電気的な絶縁が保たれている。

【0022】フェーズプレート3117の下面には、蛍 光体からなる蛍光膜3118が形成されており、赤

(R)、緑(G)、青(B)の3原色の蛍光体(不図示)が塗り分けられている。また、蛍光膜3118をなす上記各色蛍光体の間には黒色体(不図示)が設けてあり、更に蛍光膜3118のリアプレート3115側の面にはAl等からなるメタルバック3119が形成されている。

【0023】 $D \times 1 \sim D \times m$ および $D y 1 \sim D y n$ およびH v は、当該表示パネルと不図示の電気回路とを電気的に接続するために設けた気密構造の電気接続用端子である。 $D \times 1 \sim D \times m$ はマルチ電子ビーム源の行方向配線 3 1 1 3 と、 $D y 1 \sim D y n$ はマルチ電子ビーム源の列方向配線 3 1 1 4 と、H v はメタルバック 3 1 1 9 と各々電気的に接続している。

【0024】また、上記気密容器の内部は10のマイナス6乗程度の真空に保持されており、画像表示装置の表示面積が大きくなるに従い、気密容器内部と外部の気圧差によるリアプレート3115およびフェースプレート3117の変形あるいは破壊を防止する手段が必要となる。リアプレート3115およびフェースプレート3116を厚くすることによる方法は、画像表示装置の重量を増加させるのみならず、斜め方向から見たときに画像の歪みや視差を生ずる。これに対し、図20においては、比較的強いガラフにからた以上を圧をまえるための

構造支持体(スペーサあるいはリブと呼ばれる)312 0が設けられている。このようにして、マルチビーム電子源が形成された基板3111と蛍光膜3118が形成された基板31116間は通常サブミリないし数ミリに保たれ、前述したように気密容器内部は高真空に保持されている。

【0025】以上説明した表示パネルを用いた画像表示装置は、容器外端子D×1ないしD×m、Dy1乃至Dynを通じて、各冷陰極素子3112に電圧を印加すると、各冷陰極素子3112から電子が放出される。それと同時に、メタルバック3119に容器外端子Hvを通じて数百[V]ないし数[kV]の高圧を印加して、上記放出された電子を加速し、フェースプレート3117の内面に衝突させる。これにより、蛍光膜3118をなす各色の蛍光体が励起されて発光し、画像が表示される。

[0026]

【発明が解決しようとする課題】以上説明した画像表示 装置の表示パネルにおいては、以下のような問題点があった。

【0027】第1に、スペーサ3120の近傍から放出された電子の一部がスペーサ3120に当たることにより、あるいは放出電子の作用でイオン化したイオンがスペーサに付着することにより、スペーサ帯電を引き起こす可能性がある。このスペーサの帯電により冷陰極素子3112から放出された電子はその軌道を曲げられ、蛍光体上の正規な位置とは異なる場所に到達し、スペーサ近傍の画像が歪んで表示される。

【0028】第2に、冷陰極素子3112からの放出電子を加速するためにマルチ電子ビーム源とフェースプレート3117との間には数百V以上の高電圧(即ち1kV/mm以上の高電界)が印加されるため、スペーサ3120表面での沿面放電が懸念される。特に、上記のようにスペーサが帯電している場合は、放電が誘発される可能性がある。

【0029】この問題点を解決するために、スペーサに 微小電流が流れるようにして帯電を除去する提案がなされている。そこでは絶縁性のスペーサの表面に高抵抗膜 を形成することにより、スペーサ表面に微小電流が流れるようにしている。ここで用いられている帯電防止膜は酸化スズ、あるいは酸化スズと酸化インジウム混晶薄膜や金属膜である。また、帯電防止膜の機能をさらに強化するために、スペーサ3120が基板3111、あるいは蛍光膜3118と接触する面、並びにその近傍に導電性膜を配置することが考えられる。これにより、帯電防止膜と基板3111、また、帯電防止膜と蛍光膜3118の間の電気的接続が確保されることが期待される。

【0030】しかしながら、このような導電性膜に突起、角などの形状が存在すると、基板3111とフェーフプロート2117の関係意象はたい加まる時に毎日集

中が発生し、放電の原因となりやすい。その結果、冷陰極素子3112の劣化等を起こし、画像形成が困難になるという問題がある。また、そのような放電を抑制するために、基板3111とフェースプレート3117の間の印加電圧を低くすると、十分な輝度を得ることができなくなってしまう。

【0031】本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、表面での帯電を低減し、放電の発生をも低減し得るスペーサ、及びそのようなスペーサを備える画像形成装置を提供することにある。

[0032]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するための本発明の画像形成装置は以下の構成を備える。すなわち、容器と、該容器内に配置された電子源と、該電子源より放出された電子の照射により画像を形成する画像形成部材と、該容器内の互いに異なる電圧が印加される電極間に配置されたスペーサとを備える画像形成装置において、該スペーサは導電性を有し、該電極と導電性層を介して電気的に接続されており、該導電性層はその端辺が直線部分と曲線部分あるいは直線部分と鈍角部分との組み合わせによる形状をなしていることを特徴とする。

[0033]

【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。

【0034】まず、具体的な実施形態の説明に入る前に、本実施形態の概要を説明しておく。上記に述べたような、支持部材(スペーサ)と画像形成部材側、支持部材(スペーサ)と素子基板側の各接触部近傍に前述の導電性膜(以下中間層と呼ぶ)を配置した構成を採用した場合に、中間層と後述する高抵抗膜との境界部に強い電界集中を起こすような形状を有する場合には、以下のような現象が生じる。

【0035】 ①画像形成部材に電圧が印加されると、中間層によって電界集中された箇所から放電が発生する。 この放電現象は、画像形成部材に印加する電圧が高いほど、また、電界集中が強いほど頻度が増す。

【0036】②その結果、放電箇所近傍の電子源の劣化による画質が低下する。また、放電現象を防止すために画像形成部材に印加する電圧が制限され、輝度の低下を招く。

【0037】このような課題に対し、本発明者らは次のような対策を講じた。すなわち、電子線発生装置の気密容器内において、異なる電圧が印加される電極間には、耐大気圧用の支持部材が配置されており、この支持部材は絶縁性部材表面に導電性を有するが該電極よりも高抵抗な膜が被覆されており、この高抵抗膜が該両電極間に該高抵抗膜よりも抵抗の小さい低抵抗膜(中間層)を介して電気的に接続されている。ここで、上記低抵抗膜の場合と対象のは、たるいは高色知

分と鈍角部分の組み合わせで構成される。

【0038】以上のように、本実施形態による電子線発生装置の支持部材(スペーサ)は、例えば、基板側の電極及び蛍光膜側の電極に該低抵抗膜を介して電気的に接続される高抵抗膜をその表面に有する。このため、絶縁性部材の表面に電荷粒子が付着しても、この電荷粒子は基板側から金属膜等の該低抵抗膜を介して高抵抗膜を流れる電流の一部と電気的に中和し、当該スペーサの帯電を中和できる。ここで、上記のとおり、高抵抗膜と素子基板側、または高抵抗膜と画像形成部材側との接続部の大部分には金属の低抵抗膜が配置されているので、安定した電流の供給が行われる。その結果、帯電の防止が可能になり発光位置ずれを防止できる。

【0039】更に、低抵抗膜の縁部分を、直線と曲率の大きい曲線、あるいは、直線と鈍角の角の形状を組み合わせた外形にすることで、電界の集中を抑止できた。本実施形態では、このようにしてスペーサによる放電を抑えつつ、画像形成部材と素子基板との間へのさらに高い電圧の印加を可能とするものである。

【0040】以上の結果、画像形成装置において、高電 圧印加による輝度の向上と、発光位置ずれのない良好な 画像の実現を達成することができる。以下、本実施形態 について詳細に説明する。

【0041】(1)画像表示装置概要

次に、本実施形態による画像表示装置の表示パネルの構成と製造方法について、具体的な例を示して説明する。

【0042】図1は、実施形態に用いた表示パネルの斜 視図であり、内部構造を示す為にパネルの一部を切り欠 いて示している。

【0043】図中、1015はリアプレート、1016は側壁、1017はフェースプレートであり、1015~1017により表示パネルの内部を真空に維持するための気密容器を形成している。気密容器を組み立てるにあたっては、各部材の接合部に十分な強度と気密性を保持させるため封着する必要があるが、たとえばフリットガラスを接合部に塗布し、大気中あるいは窒素雰囲気中で、摂氏400~500度で10分以上焼成することにより封着を達成した。気密容器内部を真空に排気する方法については後述する。また、上記気密容器の内部は10のマイナス6乗[Torr]程度の真空に保持されるので、大気圧や不意の衝撃などによる気密容器の破壊を防止する目的で、耐大気圧構造体として、スペーサ1020が設けられている。

【0044】リアプレート1015には、基板1011が固定されているが、該基板上には冷陰極素子1012がn×m個形成されている(n, mは2以上の正の整数であり、目的とする表示画素数に応じて適宜設定される。たとえば、高品位テレビジョンの表示を目的とした表示装置においては、n=3000, m=1000以上の数を設定することが増生しい。 ※ 第22×mmの冷除

極素子は、m本の行方向配線1013とn本の列方向配線1014により単純マトリクス配線されている。前記、1011~1014によって構成される部分をマルチ電子ビーム源と呼ぶ。

【0045】本実施形態の画像表示装置に用いるマルチ電子ビーム源は、冷陰極素子を単純マトリクス配線した電子源であれば、冷陰極素子の材料や形状あるいは製法に制限はない。従って、たとえば表面伝導型放出素子やFE型、あるいはMIM型などの冷陰極素子を用いることができる。

【0046】次に、冷陰極素子として表面伝導型放出素子(後述)を基板上に配列して単純マトリクス配線したマルチ電子ビーム源の構造について述べる。

【0047】図2に示すのは、図1の表示パネルに用いたマルチ電子ビーム源の平面図である。基板1011上には、後述の図6で示すものと同様な表面伝導型放出素子が配列され、これらの素子は行方向配線1013と列方向配線1014により単純マトリクス状に配線されている。行方向配線1013と列方向配線1014の交差する部分には、電極間に絶縁層(不図示)が形成されており、電気的な絶縁が保たれている。

【0048】図2のB-B'に沿った断面を、図3に示す。

【0049】なお、このような構造のマルチ電子源は、予め基板上に行方向配線電極1013、列方向配線1014、電極間絶縁層(不図示)、及び表面伝導型放出素子の素子電極と導電性薄膜を形成した後、行方向配線1013及び列方向配線1014を介して各素子に給電して通電フォーミング処理(後述)と通電活性化処理(後述)を行うことにより製造した。

【0050】本実施形態においては、気密容器のリアプレート1015にマルチ電子ビーム源の基板1011を固定する構成としたが、マルチ電子ビーム源の基板101が十分な強度を有するものである場合には、気密容器のリアプレートとしてマルチ電子ビーム源の基板1011自体を用いてもよい。

【0051】また、フェースプレート1017の下面には、蛍光膜1018が形成されている。本実施形態はカラー表示装置であるため、蛍光膜1018の部分にはCRTの分野で用いられる赤、緑、青の3原色の蛍光体が塗り分けられている。各色の蛍光体は、たとえば図4の(A)に示すようにストライプ状に塗り分けられ、蛍光体のストライプの間には黒色の導電体1010が設けてある。黒色の導電体1010を設ける目的は、電子ビームの照射位置に多少のずれがあっても表示色にずれが生じないようにする事や、外光の反射を防止して表示コントラストの低下を防ぐこと、電子ビームによる蛍光膜のチャージアップを防止することなどである。黒色の導電体1010には、黒鉛を主成分として用いたが、上記の日間に流するよりであればこれにはのけばた用いては自

い。

【0052】また、3原色の蛍光体の塗り分け方は前記図4(A)に示したストライプ状の配列に限られるものではなく、たとえば図4(B)に示すようなデルタ状配列や、それ以外の配列であってもよい。

【0053】なお、モノクロームの表示パネルを作成する場合には、単色の蛍光体材料を蛍光膜1018に用いればよく、また黒色導電材料は必ずしも用いなくともよい。

【0054】また、蛍光膜1018のリアプレート側の面には、CRTの分野では公知のメタルバック1019を設けてある。メタルバック1019を設けた目的は、蛍光膜1018が発する光の一部を鏡面反射して光利用率を向上させる事や、負イオンの衝突から蛍光膜1018を保護する事や、電子ビーム加速電圧を印加するための電極として作用させる事や、蛍光膜1018を励起した電子の導電路として作用させることなどである。メタルバック1019は、蛍光膜1018をフェースプレート基板1017上に形成した後、蛍光膜表面を平滑化処理し、その上にAIを真空蒸着する方法により形成した。なお、蛍光膜1018に低電圧用の蛍光体材料を用いた場合には、メタルバック1019は用いない。

【0055】また、本実施形態では用いなかったが、加速電圧の印加用や蛍光膜の導電性向上を目的として、フェースプレート基板1017と蛍光膜1018との間に、たとえばITOを材料とする透明電極を設けてもよい。

【0056】図5は図1のA-A′の断面模式図であり、各部の番号は図1に対応している。スペーサ1020は絶縁性部材1020aの表面に帯電防止を目的とした高抵抗膜1020bを成膜し、かつフェースプレート1017の内側(メタルバック1019等)及び基板1011の表面(行方向配線1013または列方向配線1014)に面したスペーサの当接面及びこれに接する側面部に低抵抗膜1020cを成膜した部材からなるもので、上記目的を達成するのに必要な数だけ、かつ必要な 間隔において配置され、フェースプレートの内側及び基板1011の表面に接合材1041により固定される。

【0057】また、高抵抗膜は、絶縁性部材1020aの表面のうち、少なくとも気密容器内の真空中に露出している面に成膜されており、スペーサ1020上の低抵抗膜1020c及び接合材1041を介して、フェースプレート1017の内側(メタルバック1019等)及び基板1011の表面(行方向配線1013または列方向配線1014)に電気的に接続される。ここで説明される態様においては、スペーサ1020の形状は薄板状とし、行方向配線1013と電気的に接続されている。なお、40は絶縁層である。

「00501 フペーサ1020ト| ブナ は折1011

上の行方向配線1013及び列方向配線1014とフェースプレート1017内面のメタルバック1019との間に印加される高電圧に耐えるだけの絶縁性を有し、かつスペーサ1020の表面への帯電を防止する程度の導電性を有する必要がある。

【0059】スペーサ1020の絶縁性部材1020aとしては、たとえば石英ガラス、Na等の不純物含有量を減少したガラス、ソーダライムガラス、アルミナ等のセラミックス部材等があげられる。なお、絶縁性部材1020aはその熱膨張率が気密容器及び基板1011をなす部材と近いものが好ましく、気密容器の材質と同一の材質を用いても良い。

【0060】スペーサ1020を構成する高抵抗膜1020bには、高電位側のフェースプレート1017(メタルバック1019等)に印加される加速電圧Vae、帯電防止膜である高抵抗膜1020bの抵抗値Rsで除した電流が流れる。そこで、スペーサの抵抗値Rsは帯電防止及び消費電力の観点からその望ましい範囲に設定される。帯電防止の観点から表面抵抗 R/\square は10の12乗 Ω 以下であることが好ましい。十分な帯電防止効果を得るためには10の11乗 Ω 以下がさらに好ましい。表面抵抗の下限はスペーサ形状とスペーサ間に印加される電圧により左右されるが、10の5乗 Ω 以上であることが好ましい。

【0061】絶縁性部材上に形成された高抵抗膜の厚み

t は 10 n m \sim 1 μ m の 範囲が望ましい。材料の表面エ ネルギー及び基板との密着性や基板温度によっても異な るが、一般的に10nm以下の薄膜は島状に形成され、 抵抗が不安定で再現性に乏しい。一方、膜厚 t が 1 µm 以上では膜応力が大きくなって膜剥がれの危険性が高ま り、かつ成膜時間が長くなるため生産性が悪い。従っ て、膜厚は50~500nmであることが望ましい。表 面抵抗R/□はρ/tであり、以上に述べたR/□とt の好ましい範囲から、高抵抗膜の比抵抗hoは $0.1[\Omega$ cm] 乃至10の8乗 [Ωcm] が好ましい。さらに表 面抵抗と膜厚のより好ましい範囲を実現するためには、 ρ は10の2乗乃至10の6乗 Ω cmとするのが良い。 【0062】スペーサは上述したようにその上に形成し た高抵抗膜を電流が流れることにより、あるいはディス プレイ全体が動作中に発熱することによりその温度が上 昇する。高抵抗膜の抵抗温度係数が大きな負の値である と温度が上昇した時に抵抗値が減少し、スペーサに流れ る電流が増加し、さらに温度上昇をもたらす。そして電 流は電源の限界を越えるまで増加し続ける。このような 電流の暴走が発生する抵抗温度係数の値は経験的に負の 値で絶対値が1%以上である。すなわち、高抵抗膜の抵 抗温度係数は絶対値が1%未満であることが望ましい。 【0063】帯電防止特性を有する高抵抗膜1020b の材料としては、例えば金属酸化物を用いることができ

スータ厚毗ル伽の中では、クロルーニッケル、鉛の毗ル

物が好ましい材料である。その理由はこれらの酸化物は二次電子放出効率が比較的小さく、冷陰極素子1012から放出された電子がスペーサ1020に当たった場合においても帯電しにくいためと考えられる。金属酸化物以外にも炭素は二次電子放出効率が小さく好ましい材料である。特に、非晶質カーボンは高抵抗であるため、スペーサ抵抗を所望の値に制御しやすい。

【0064】帯電防止特性を有する高抵抗膜1020bの他の材料として、アルミと遷移金属合金の窒化物は遷移金属の組成を調整することにより、良伝導体から絶縁体まで広い範囲に抵抗値を制御できるので好適な材料である。さらには後述する表示装置の作製工程において抵抗値の変化が少なく安定な材料である。かつ、その抵抗温度係数の絶対値が1%未満で有り、実用的に使いやすい材料である。遷移金属元素としてはTi, Cr, Ta等があげられる。

【0065】合金窒化膜はスパッタ、窒素ガス雰囲気中での反応性スパッタ、電子ビーム蒸着、イオンプレーティング、イオンアシスト蒸着法等の薄膜形成手段により絶縁性部材上に形成される。金属酸化膜も同様の薄膜形成法で作製することができるが、この場合窒素ガスに代えて酸素ガスを使用する。その他、CVD法、アルコキシド塗布法でも金属酸化膜を形成できる。カーボン膜は蒸着法、スパッタ法、CVD法、プラズマCVD法で作製され、特に非晶質カーボンを作製する場合には、成膜中の雰囲気に水素が含まれるようにするか、成膜ガスに炭化水素ガスを使用する。

【0066】スペーサ1020を構成する低抵抗膜1020cは、高抵抗膜1020bを高電位側のフェースプレート1017(メタルバック1019等)及び低電位側の基板1011(配線1013,1014等)と電気的に接続する為に設けられたものであり、以下では、中間電極層(中間層)という名称も用いる。中間電極層(中間層)は以下に列挙する複数の機能を有することができる。

【0067】1) 高抵抗膜1020bをフェースプレート1017側及び基板1011側と電気的に接続する。

既に記載したように、高抵抗膜1020bはスペーサ1020表面での帯電を防止する目的で設けられたものであるが、高抵抗膜1020bをフェースプレート1017(メタルバック1019等)及び基板1011(配線1013,1014等)と直接あるいは当接材1041を介して接続した場合、接続部界面に大きな接触抵抗が発生し、スペーサ表面に発生した電荷を速やかに除去できなくなる可能性がある。これを避ける為に、フェースプレート1017及び当接材1041と接触するスペーサ1020の当接面あるいは側面部に低抵抗の中間層を設けた。

【ののんの】の) 宣析は勝1のつのにの動は公女を悔

一化する。

きる。

冷陰極素子1012より放出された電子は、フェースプ レート1017と基板1011の間に形成された電位分 布に従って電子軌道を成す。スペーサ1020の近傍で 電子軌道に乱れが生じないようにするためには、高抵抗 膜1020bの電位分布を全域にわたって制御する必要 がある。高抵抗膜1020bをフェースプレート101 7 (メタルバック1019等) 及び基板1011 (配線 1013, 1014等)と直接あるいは当接材1041 を介して接続した場合、接続部界面の接触抵抗の為に、 接続状態のむらが発生し、高抵抗膜1020bの電位分 布が所望の値からずれてしまう可能性がある。これを避 けるために、スペーサ1020がフェースプレート10 17側及び基板1011側と当接するスペーサ端部(当 接面あるい側面部)の全長域に低抵抗の中間層を設け、 この中間層部に所望の電位を印加することによって、高 抵抗膜1020b全体の電位を制御可能としている。

冷陰極素子1012より放出された電子は、フェースプレート1017と基板1011の間に形成された電位分布に従って電子軌道を成す。スペーサ近傍の冷陰極素子から放出された電子に関しては、スペーサを設置することに伴う制約(配線、素子位置の変更等)が生じる場合がある。このような場合、歪みやむらの無い画像を形成するためには、放出された電子の軌道を制御してフェースプレート1017上の所望の位置に電子を照射する必要がある。フェースプレート1017側及び基板1011側と当接する面の側面部に低抵抗の中間層を設けることにより、スペーサ1020近傍の電位分布に所望の特性を持たせ、放出された電子の軌道を制御することがで

【0069】3)放出電子の軌道を制御する。

【0070】低抵抗膜である中間層1020cは、高抵抗膜1020bに比べ十分に低い抵抗値を有する材料を選択すればよく、Ni, Cr, Au, Mo, W, Pt, Ti, Al, Cu, Pd等の金属、あるいは合金、及びPd, Ag, Au, RuO2, Pd-Ag等の金属や金属酸化物とガラス等から構成される印刷導体、あるいはIn2O3-SnO2等の透明導体及びポリシリコン等の半導体材料等より適宜選択される。

【0071】接合材1041はスペーサ1020が行方向配線1013及びメタルバック1019と電気的に接続するように、導電性を持たせる必要がある。即ち、導電性接着剤や金属粒子や導電性フィラーを添加したフリットガラスが好適である。

【0072】また、D×1~D×m及びDy1~Dyn及びHvは、当該表示パネルと不図示の電気回路とを電気的に接続するために設けた気密構造の電気接続用端子である。D×1~D×mはマルチ電子ビーム源の行方向配線1013と、Dy1~Dynはマルチ電子ビーム源の配方向配線1013と、Dy1~Dynはマルチ電子ビーム源の配方向配線1013と、Dy1~Dynはフェースプレートのイ

タルバック1019と電気的に接続している。

【0073】また、気密容器内部を真空に排気するには、気密容器を組立てた後、不図示の排気管と真空ポンプとを接続し、気密容器内を10のマイナス7乗 [Torr]程度の真空度まで排気する。その後、排気管を封止するが、気密容器内の真空度を維持するために、封止の直前あるいは封止後に気密容器内の所定の位置にゲッター膜(不図示)を形成する。ゲッター膜とは、例えばBaを主成分とするゲッター材料をヒータもしくは高周波加熱により加熱し蒸着して形成した膜であり、該ゲッター膜の吸着作用により気密容器内は1×10マイナス5乗ないしは1×10マイナス7乗 [Torr]の真空度に維持される。

【0074】以上説明した表示パネルを用いた画像表示装置は、容器外端子D×1ないしD×m、Dy1ないしDynを通じて各冷陰極素子1012に電圧を印加すると、各冷陰極素子1012から電子が放出される。それと同時にメタルバック1019に容器外端子をHvを通じて数百[V]ないし数[kV]の高圧を印加して、上記放出された電子を加速し、フェースプレート1017の内面に衝突させる。これにより、蛍光膜1018をなす各色の蛍光体が励起されて発光し、画像が表示される。

【0075】通常、冷陰極素子である本実施形態の表面 伝導型放出素子1012への印加電圧は12~16

[V] 程度、メタルバック1019と冷陰極素子1012との距離dは0.1 [mm] から8 [mm] 程度、メタルバック1019と冷陰極素子1012間の電圧0.1 [kV] から10 [kV] 程度である。

【0076】以上、本実施形態の表示パネルの基本構成と製法、及び画像表示装置の概要を説明した。

【0077】(2)マルチ電子ビーム源の製造方法次に、前記実施例の表示パネルに用いたマルチ電子ビーム源の製造方法について説明する。本実施形態の画像表示装置に用いるマルチ電子ビーム源は、冷陰極素子を単純マトリクス配線した電子源であれば、冷陰極素子の材料や形状あるいは製法に制限はない。したがって、たとえば表面伝導型放出素子やFE型、あるいはMIM型などの冷陰極素子を用いることができる。

【0078】ただし、表示画面が大きくてしかも安価な表示装置が求められる状況のもとでは、これらの冷陰極素子の中でも、表面伝導型放出素子が特に好ましい。すなわち、FE型ではエミッタコーンとゲート電極の相対位置や形状が電子放出特性を大きく左右するため、極めて高精度の製造技術を必要とするが、これは大面積化や製造コストの低減を達成するには不利な要因となる。また、MIM型では、絶縁層と上電極の膜厚を薄くてしかも均一にする必要があるが、これも大面積化や製造コストの低減を達成するには不利な要因となる。その点、表面に適利な出来之は、比較的制造をはが単純なたは、+

面積化や製造コストの低減が容易である。また、発明者らは、表面伝導型放出素子の中でも、電子放出部もしくはその周辺部を微粒子膜から形成したものがとりわけ電子放出特性に優れ、しかも製造が容易に行えることを見いだしている。したがって、高輝度で大画面の画像表示装置のマルチ電子ビーム源に用いるには、最も好適であると言える。そこで、上記実施形態の表示パネルにおいては、電子放出部もしくはその周辺部を微粒子膜から形成した表面伝導型放出素子を用いた。そこで、まず好適な表面伝導型放出素子について基本的な構成と製法および特性を説明し、その後で多数の素子を単純マトリクス配線したマルチ電子ビーム源の構造について述べる。

【0079】(表面伝導型放出素子の好適な素子構成と 製法)電子放出部もしくはその周辺部を微粒子膜から形成する表面伝導型放出素子の代表的な構成には、平面型 と垂直型の2種類があげられる。

【0080】(平面型の表面伝導型放出素子)まず最初に、平面型の表面伝導型放出素子の素子構成と製法について説明する。図6は、平面型の表面伝導型放出素子の構成を説明するための平面図(a)および断面図(b)である。図中、1101は基板、1102と1103は素子電極、1104は導電性薄膜、1105は通電フォーミング処理により形成した電子放出部、1113は通電活性化処理により形成した薄膜である。

【0081】基板1101としては、たとえば、石英ガラスや青板ガラスをはじめとする各種ガラス基板や、アルミナをはじめとする各種セラミクス基板、あるいは上述の各種基板上にたとえばSiO2を材料とする絶縁層を積層した基板、などを用いることができる。

【0082】また、基板1101上に基板面と平行に対向して設けられた素子電極1102と1103は、導電性を有する材料によって形成されている。たとえば、Ni, Cr, Au, Mo, W, Pt, Ti, Cu, Pd, Ag等をはじめとする金属、あるいはこれらの金属の合金、あるいはIn2O3-SnO2をはじめとする金属酸化物、ポリシリコンなどの半導体、などの中から適宜材料を選択して用いればよい。電極を形成するには、たとえば真空蒸着などの製膜技術とフォトリソグラフィー、エッチングなどのパターニング技術を組み合わせて用いれば容易に形成できるが、それ以外の方法(たとえば印刷技術)を用いて形成してもさしつかえない。

【0083】素子電極1102と1103の形状は、当該電子放出素子の応用目的に合わせて適宜設計される。一般的には、電極間隔しは通常は数百オングストロームから数百マイクロメーターの範囲から適当な数値を選んで設計されるが、なかでも表示装置に応用するために好ましいのは数マイクロメーターより数十マイクロメーターの範囲である。また、素子電極の厚さはについては、通常は数百オングストロームから数マイクロメーターの範囲がに適当な地位が選ばれる

【0084】また、導電性薄膜1104の部分には、微粒子膜を用いる。ここで述べた微粒子膜とは、構成要素として多数の微粒子を含んだ膜(島状の集合体も含む)のことをさす。微粒子膜を微視的に調べれば、通常は、個々の微粒子が離間して配置された構造か、あるいは微粒子が互いに隣接した構造か、あるいは微粒子が互いに重なり合った構造が観測される。

【0085】微粒子膜に用いた微粒子の粒径は、数オングストロームから数千オングストロームの範囲に含まれるものであるが、なかでも好ましいのは10オングストロームから200オングストロームの範囲のものである。また、微粒子膜の膜厚は、以下に述べるような諸条件を考慮して適宜設定される。すなわち、素子電極1102あるいは1103と電気的に良好に接続するのに必要な条件、後述する通電フォーミングを良好に行うのに必要な条件、微粒子膜自身の電気抵抗を後述する適宜の値にするために必要な条件、などである。具体的には、数オングストロームから数千オングストロームの範囲のなかで設定するが、なかでも好ましいのは10オングストロームから500オングストロームの間である。

【0086】また、微粒子膜を形成するのに用いられうる材料としては、たとえば、Pd, Pt, Ru, Ag, Au, Ti, In, Cu, Cr, Fe, Zn, Sn, Ta, W, Pb, などをはじめとする金属や、PdO, SnO2, In2O3, PbO, Sb2O3, などをはじめとする酸化物や、HfB2, ZrB2, LaB6, CeB6, YB4, GdB4, などをはじめとする硼化物や、TiC, ZrC, HfC, TaC, SiC, WC, などをはじめとする炭化物や、TiN, ZrN, HfN, などをはじめとする窒化物や、Si, Ge, などをはじめとする半導体や、カーボン、などがあげられ、これらの中から適宜選択される。

【0087】以上述べたように、導電性薄膜1104を 微粒子膜で形成したが、そのシート抵抗値については、 10の3乗から10の7乗 [オーム/□] の範囲に含ま れるよう設定した。

【0088】なお、導電性薄膜1104と素子電極1102および1103とは、電気的に良好に接続されるのが望ましいため、互いの一部が重なりあうような構造をとっている。その重なり方は、図6の例においては、下から、基板、素子電極、導電性薄膜の順序で積層したが、場合によっては下から基板、導電性薄膜、素子電極、の順序で積層してもさしつかえない。

【0089】また、電子放出部1105は、導電性薄膜1104の一部に形成された亀裂状の部分であり、電気的には周囲の導電性薄膜よりも高抵抗な性質を有している。亀裂は、導電性薄膜1104に対して、後述する通電フォーミングの処理を行うことにより形成する。亀裂内には、数オングストロームから数百オングストロームの数径の微粒スを配置する場合がある。たせ、実際の電

子放出部の位置や形状を精密かつ正確に図示するのは困難なため、図6においては模式的に示した。

【0090】また、薄膜1113は、炭素もしくは炭素化合物よりなる薄膜で、電子放出部1105およびその近傍を被覆している。薄膜1113は、通電フォーミング処理後に、後述する通電活性化の処理を行うことにより形成する。

【0091】薄膜1113は、単結晶グラファイト、多結晶グラファイト、非晶質カーボン、のいずれかか、もしくはその混合物であり、膜厚は500 [オングストローム] 以下とするが、300 [オングストローム] 以下とするのがさらに好ましい。

【0092】なお、実際の薄膜1113の位置や形状を精密に図示するのは困難なため、図6においては模式的に示した。また、平面図(a)においては、薄膜1113の一部を除去した素子を図示した。

【0093】以上、好ましい素子の基本構成を述べたが、本実施形態においては以下のような素子を用いた。

【0094】すなわち、基板1101には青板ガラスを用い、素子電極1102と1103にはNi薄膜を用いた。素子電極の厚さdは1000 [オングストローム]、電極間隔Lは2 [マイクロメーター] とした。

【0095】微粒子膜の主要材料としてPdもしくはPdOを用い、微粒子膜の厚さは約100 [オングストローム]、幅Wは100 [マイクロメータ] とした。

【0096】次に、好適な平面型の表面伝導型放出素子の製造方法について説明する。図7の(a)~(d)は、表面伝導型放出素子の製造工程を説明するための断面図で、各部材の表記は前記図6と同一である。

【0097】1)まず、図7(a)に示すように、基板 1101上に素子電極1102および1103を形成す る。

【0098】形成するにあたっては、あらかじめ基板1101を洗剤、純水、有機溶剤を用いて十分に洗浄後、素子電極の材料を堆積させる。(堆積する方法としては、たとえば、蒸着法やスパッタ法などの真空成膜技術を用ればよい。)その後、堆積した電極材料を、フォトリソグラフィー・エッチング技術を用いてパターニングし、(a)に示した一対の素子電極(1102と1103)を形成する。

【0099】2)次に、同図(b)に示すように、導電性薄膜1104を形成する。

【0100】形成するにあたっては、まず前記(a)の基板に有機金属溶液を塗布して乾燥し、加熱焼成処理して微粒子膜を成膜した後、フォトリソグラフィー・エッチングにより所定の形状にパターニングする。ここで、有機金属溶液とは、導電性薄膜に用いる微粒子の材料を主要元素とする有機金属化合物の溶液である。(具体的には、本実施形態では主要元素としてPdを用いた。また、実体形態では涂在士はトレア・ディッピングはた甲

いたが、それ以外のたとえばスピンナー法やスプレー法 を用いてもよい。)。

【0101】また、微粒子膜で作られる導電性薄膜の成膜方法としては、本実施形態で用いた有機金属溶液の塗布による方法以外の、たとえば真空蒸着法やスパッタ法、あるいは化学的気相堆積法などを用いる場合もある。

【0102】3)次に、同図(c)に示すように、フォーミング用電源1110から素子電極1102と1103の間に適宜の電圧を印加し、通電フォーミング処理を行って、電子放出部1105を形成する。

【0103】通電フォーミング処理とは、微粒子膜で作られた同図(b)の導電性薄膜1104に通電を行って、その一部を適宜に破壊、変形、もしくは変質せしめ、電子放出を行うのに好適な構造に変化させる処理のことである。微粒子膜で作られた導電性薄膜のうち電子放出を行うのに好適な構造に変化した部分(すなわち電子放出部1105)においては、薄膜に適当な亀裂が形成されている。なお、電子放出部1105が形成される前と比較すると、形成された後は素子電極1102と1103の間で計測される電気抵抗は大幅に増加する。

【0104】通電方法をより詳しく説明するために、図8に、フォーミング用電源1110から印加する適宜の電圧波形の一例を示す。微粒子膜で作られた導電性薄膜をフォーミングする場合には、パルス状の電圧が好ましく、本実施形態の場合には同図に示したようにパルス幅T1の三角波パルスをパルス間隔T2で連続的に印加した。その際には、三角波パルスの波高値Vpfを、順次昇圧した。また、電子放出部1105の形成状況をモニターするためのモニターパルスPmを適宜の間隔で三角波パルスの間に挿入し、その際に流れる電流を電流計111で計測した。

【0105】実施形態においては、たとえば10のマイナス5乗 [torr]程度の真空雰囲気下において、たとえばパルス幅T1を1[ミリ秒]、パルス間隔T2を10[ミリ秒]とし、波高値Vpfを1パルスでとに0.1[V]ずつ昇圧した。そして、三角波を5パルス印加するたびに1回の割りで、モニターパルスPmを挿入した。フォーミング処理に悪影響を及ぼすことがないように、モニターパルスの電圧Vpmは0.1[V]に設定した。そして、素子電極1102と1103の間の電気抵抗が1×10の6乗[オーム]になった段階、すなわちモニターパルス印加時に電流計1111で計測される電流が1×10のマイナス7乗[A]以下になった段階で、フォーミング処理にかかわる通電を終了した。【0106】なお、上記の方法は、本実施形態の表面伝

導型放出素子に関する好ましい方法であり、たとえば微粒子膜の材料や膜厚、あるいは素子電極間隔しなど表面伝導型放出素子の設計を変更した場合には、それに応じて温電の条件を適宜が重まるのが増ましい

【0107】4)次に、図7の(d)に示すように、活性化用電源1112から素子電極1102と1103の間に適宜の電圧を印加し、通電活性化処理を行って、電子放出特性の改善を行う。

【0108】通電活性化処理とは、前記通電フォーミング処理により形成された同図(c)の電子放出部1105に適宜の条件で通電を行って、その近傍に炭素もしくは炭素化合物を堆積せしめる処理のことである。(図においては、炭素もしくは炭素化合物よりなる堆積物を部材1113として模式的に示した。)なお、通電活性化処理を行うことにより、行う前と比較して、同じ印加電圧における放出電流を典型的には100倍以上に増加させることができる。

【0109】具体的には、10のマイナス4乗ないし10のマイナス5乗 [torr]の範囲内の真空雰囲気中で、電圧パルスを定期的に印加することにより、真空雰囲気中に存在する有機化合物を起源とする炭素もしくは炭素化合物を堆積させる。堆積物1113は、単結晶グラファイト、多結晶グラファイト、非晶質カーボン、のいずれかか、もしくはその混合物であり、膜厚は500 [オングストローム] 以下、より好ましくは300 [オングストローム] 以下である。

【0110】通電方法をより詳しく説明するために、図9の(a)に、活性化用電源1112から印加する適宜の電圧波形の一例を示す。本実施形態においては、一定電圧の矩形波を定期的に印加して通電活性化処理を行ったが、具体的には、矩形波の電圧Vacは14[V],パルス幅T3は1[ミリ秒],パルス間隔T4は10[ミリ秒]とした。なお、上述の通電条件は、本実施形態の表面伝導型放出素子に関する好ましい条件であり、表面伝導型放出素子の設計を変更した場合には、それに

応じて条件を適宜変更するのが望ましい。

【0111】図7の(d)に示す1114は該表面伝導 型放出素子から放出される放出電流leを捕捉するため のアノード電極で、直流高電圧電源1115および電流 計1116が接続されている。(なお、基板1101 を、表示パネルの中に組み込んでから活性化処理を行う 場合には、表示パネルの蛍光面をアノード電極1114 として用いる。)活性化用電源1112から電圧を印加 する間、電流計1116で放出電流 | eを計測して通電 活性化処理の進行状況をモニターし、活性化用電源11 12の動作を制御する。電流計1116で計測された放 出電流 I e の一例を図9 (b) に示すが、活性化電源1 112からパルス電圧を印加しはじめると、時間の経過 とともに放出電流 I e は増加するが、やがて飽和してほ とんど増加しなくなる。このように、放出電流1eがほ ぼ飽和した時点で活性化用電源1112からの電圧印加 を停止し、通電活性化処理を終了する。

【0112】なお、上述の通電条件は、本実施形態の表面に適利な出来るに関するなまし、条件でおり、主面に

導型放出素子の設計を変更した場合には、それに応じて 条件を適宜変更するのが望ましい。

【0113】以上のようにして、図7(e)に示す平面型の表面伝導型放出素子を製造した。

【0114】(垂直型の表面伝導型放出素子)次に、電子放出部もしくはその周辺を微粒子膜から形成した表面 伝導型放出素子のもうひとつの代表的な構成、すなわち 垂直型の表面伝導型放出素子の構成について説明する。

【0115】図10は、垂直型の基本構成を説明するための模式的な断面図であり、図中の1201は基板、1202と1203は素子電極、1206は段差形成部材、1204は微粒子膜を用いた導電性薄膜、1205は通電フォーミング処理により形成した電子放出部、1213は通電活性化処理により形成した薄膜、である。

【0116】垂直型が先に説明した平面型と異なる点は、素子電極のうちの片方(1202)が段差形成部材1206上に設けられており、導電性薄膜1204が段差形成部材1206の側面を被覆している点にある。したがって、前記図6の平面型における素子電極間隔しは、垂直型においては段差形成部材1206の段差高しまとして設定される。なお、基板1201、素子電極1202および1203、微粒子膜を用いた導電性薄膜1204、については、前記平面型の説明中に列挙した材料を同様に用いることが可能である。また、段差形成部材1206には、たとえばSiO2のような電気的に絶縁性の材料を用いる。

【0117】次に、垂直型の表面伝導型放出素子の製法について説明する。図11の(a)~(f)は、製造工程を説明するための断面図で、各部材の表記は前記図10と同一である。

【0118】1)まず、図11(a)に示すように、基板1201上に素子電極1203を形成する.

- 2)次に、同図(b)に示すように、段差形成部材を形成するための絶縁層1206を積層する。絶縁層1206は、たとえばSiO2をスパッタ法で積層すればよいが、たとえば真空蒸着法や印刷法などの他の成膜方法を用いてもよい。
- 3)次に、同図(c)に示すように、絶縁層1206の 上に素子電極1202を形成する.
- 4) 次に、同図(d) に示すように、同図(c) の絶縁層1206の一部を、たとえばエッチング法を用いて除去し、素子電極1203を露出させる.
- 5)次に、同図(e)に示すように、微粒子膜を用いた 導電性薄膜1204を形成する。形成するには、前記平 面型の場合と同じく、たとえば塗布法などの成膜技術を 用いればよい.
- 6)次に、前記平面型の場合と同じく、通電フォーミング処理を行い、同図(e)の導電性薄膜1204に電子放出部1205を形成する。(図7(c)を用いて説明」た平面型の運動フォーミング処理と同様の処理を行う

ばよい。)

7)次に、前記平面型の場合と同じく、通電活性化処理を行い、電子放出部近傍に炭素もしくは炭素化合物1213を堆積させる。(図7(d)を用いて説明した平面型の通電活性化処理と同様の処理を行えばよい。)以上のようにして、図11(f)に示す垂直型の表面伝導型放出素子を製造した。

【0119】(表示装置に用いた表面伝導型放出素子の特性)以上、平面型と垂直型の表面伝導型放出素子について素子構成と製法を説明したが、次に表示装置に用いた素子の特性について述べる。

【0120】図12に、表示装置に用いた素子の、(放出電流 Ie)対(素子印加電圧 Vf)特性、および(素子電流 If)対(素子印加電圧 Vf)特性の典型的な例を示す。なお、放出電流 Ieは素子電流 Ifに比べて著しく小さく、同一尺度で図示するのが困難であるうえ、これらの特性は素子の大きさや形状等の設計パラメータを変更することにより変化するものであるため、2本のグラフは各々任意単位で図示した。

【0121】表示装置に用いた素子は、放出電流 1 e に 関して以下に述べる3つの特性を有している。

【0122】第一に、ある電圧(これを閾値電圧Vthと呼ぶ)以上の大きさの電圧を素子に印加すると急激に放出電流 I e が増加するが、一方、閾値電圧Vth未満の電圧では放出電流 I e はほとんど検出されない。すなわち、放出電流 I e に関して、明確な閾値電圧Vthを持った非線形素子である。

【0123】第二に、放出電流 | e は素子に印加する電 圧 V f に依存して変化するため、電圧 V f で放出電流 | e の大きさを制御できる。

【0124】第三に、素子に印加する電圧 V f に対して素子から放出される電流 I e の応答速度が速いため、電圧 V f を印加する時間の長さによって素子から放出される電子の電荷量を制御できる。

【0125】以上のような特性を有するため、表面伝導型放出素子を表示装置に好適に用いることができた。たとえば多数の素子を表示画面の画素に対応して設けた表示装置において、第一の特性を利用すれば、表示画面を順次走査して表示を行うことが可能である。すなわち、駆動中の素子には所望の発光輝度に応じて閾値電圧Vth以上の電圧を適宜印加し、非選択状態の素子には閾値電圧Vth未満の電圧を印加する。駆動する素子を順次切り替えてゆくことにより、表示画面を順次走査して表示を行うことが可能である。

【0126】また、第二の特性かまたは第三の特性を利用することにより、発光輝度を制御することができるため、諧調表示を行うことが可能である。

【0127】(多数素子を単純マトリクス配線したマルチ電子ビーム源の構造)次に、上述の表面伝導型放出素 スを基準 トに配列して単純ストリクス配線したマルチ電

子ビーム源の構造について述べる。

【0128】図2に示すのは、前記図1の表示パネルに用いたマルチ電子ビーム源の平面図である。基板上には、前記図6で示したものと同様な表面伝導型放出素子が配列され、これらの素子は行方向配線電極1013と列方向配線電極1014により単純マトリクス状に配線されている。行方向配線電極1013と列方向配線電極1014の交差する部分には、電極間に絶縁層(不図示)が形成されており、電気的な絶縁が保たれている。【0129】図2のB-B′に沿った断面を、図3に示す。

【0130】なお、このような構造のマルチ電子源は、あらかじめ基板上に行方向配線電極1013、列方向配線電極1014、電極間絶縁層(不図示)、および表面伝導型放出素子の素子電極と導電性薄膜を形成した後、行方向配線電極1013および列方向配線電極1014を介して各素子に給電して通電フォーミング処理と通電活性化処理を行うことにより製造した。

【0131】(3)駆動回路構成(及び駆動方法) 図13は、NTSC方式のテレビ信号に基づいてテレビジョン表示を行う為の駆動回路の概略構成をブロック図で示したものである。同図中、表示パネル1701は前述した表示パネルに相当するもので、前述した様に製造され、動作する。また、走査回路1702は表示ラインを走査し、制御回路1703は走査回路1702へ入力する信号等を生成する。シフトレジスタ1704は1ライン毎のデータをシフトし、ラインメモリ1705は、シフトレジスタ1704からの1ライン分のデータを変調信号発生器1707に入力する。同期信号分離回路1706はNTSC信号から同期信号を分離する。

【0132】以下、図13の装置各部の機能を詳しく説明する。

【0133】まず表示パネル1701は、端子D×1乃至D×m及び端子Dy1乃至Dyn、及び高圧端子Hvを介して外部の電気回路と接続されている。このうち、端子D×1乃至D×mには、表示パネル1701内に設けられているマルチ電子ビーム源、即ち、m行n列の行列状にマトリクス配線された冷陰極素子を1行(n素子)ずつ順次駆動してゆく為の走査信号が印加される。一方、端子Dy1乃至Dynには、前記走査信号により選択された1行分のn個の各素子の出力電子ビームを制御する為の変調信号が印加される。また、高圧端子Hvには、直流電圧源Vaより、例えば5 [kV]の直流電圧が供給されるが、これはマルチ電子ビーム源より出力される電子ビームに蛍光体を励起するのに十分なエネルギーを付与する為の加速電圧である。

【0134】次に、走査回路1702について説明する。同回路は、内部にm個のスイッチング素子(図中、S1乃至Smで模式的に示されている)を備えるもので、タフィッチング表之は、直流電圧流以、の出力電圧

もしくは0 [V] (グランドレベル)のいずれか一方を選択し、表示パネル1701の端子D×1乃至D×mと電気的に接続するものである。S1乃至Smの各スイッチング素子は、制御回路1703が出力する制御信号Tscanに基づいて動作するものだが、実際には例えばFETのようなスイッチング素子を組合わせることにより容易に構成することが可能である。なお、前記直流電圧源V×は、図12に例示した電子放出素子の特性に基づき走査されていない素子に印加される駆動電圧が電子放出しきい値電圧Vth電圧以下となるよう、一定電圧を出力するよう設定されている。

【0135】また、制御回路1703は、外部より入力 する画像信号に基づいて適切な表示が行われるように各 部の動作を整合させる働きを持つものである。次に説明 する同期信号分離回路1706より送られる同期信号T syncに基づいて、各部に対してTscan及びTsft及びTm ryの各制御信号を発生する。同期信号分離回路1706 は、外部から入力されるNTSC方式のテレビ信号か ら、同期信号成分と輝度信号成分とを分離する為の回路 で、良く知られているように周波数分離(フィルタ)回 路を用いれば容易に構成できるものである。同期信号分 離回路1706により分離された同期信号は、良く知ら れるように垂直同期信号と水平同期信号よりなるが、こ こでは説明の便宜上、Tsync信号として図示した。一 方、前記テレビ信号から分離された画像の輝度信号成分 を便宜上DATA信号と表すが、同信号はシフトレジス タ1704に入力される。

【0136】シフトレジスタ1704は、時系列的にシリアルに入力される前記DATA信号を、画像の1ライン毎にシリアル/パラレル変換するためのもので、前記制御回路1703より送られる制御信号Tsftに基づいて動作する。即ち、制御信号Tsftは、シフトレジスタ1704のシフトクロックであると言い換えることもできる。シリアル/パラレル変換された画像1ライン分(電子放出素子n素子分の駆動データに相当する)のデータは、Id1乃至Idnのn個の信号として前記シフトレジスタ1704より出力される。

【0137】ラインメモリ1705は、画像1ライン分のデータを必要時間の間だけ記憶する為の記憶装置であり、制御回路1703より送られる制御信号Tmryに従って適宜 | d1乃至 | dnの内容を記憶する。記憶された内容は | d1乃至 | dnとして出力され、変調信号発生器1707に入力される。

【0138】変調信号発生器1707は、前記画像データ I'd1乃至 I'dnの各々に応じて、電子放出素子1015の各々を適切に駆動変調する為の信号源で、その出力信号は、端子 Dy1乃至 Dynを通じて表示パネル1701内の電子放出素子1015に印加される。

【0139】図12を用いて説明したように、本実施形能に関わる事事に適刑な中妻之けな中の第100元

以下の基本特性を有している。即ち、電子放出素子には明確な閾値電圧Vth(後述する実施例の表面伝導型放出素子では8[V])があり、閾値Vth以上の電圧を印加された時のみ電子放出が生じる。また、電子放出閾値Vth以上の電圧に対しては、図12のグラフのように電圧の変化に応じて放出電流 I e も変化する。このことから、本素子にパルス状の電圧を印加する場合、例えば電子放出閾値Vth以下の電圧を印加しても電子放出は生じないが、電子放出閾値Vth以上の電圧を印加は生じないが、電子放出閾値Vth以上の電圧を印加する場合には表面伝導型放出素子から電子ビームが出力される。その際、パルスの波高値Vmを変化させることにより出力電子ビームの強度を制御することが可能である。また、パルスの幅Pwを変化させることが可能である。

【0140】従って、入力信号に応じて、電子放出素子を変調する方式として、電圧変調方式、パルス幅変調方式等が採用できる。電圧変調方式を実施するに際しては、変調信号発生器1707として、一定長さの電圧パルスを発生し、入力されるデータに応じて適宜パルスの波高値を変調するような電圧変調方式の回路を用いることができる。また、パルス幅変調方式を実施するに際しては、変調信号発生器1707として、一定の波高値の電圧パルスを発生し、入力されるデータに応じて適宜電圧パルスの幅を変調するようなパルス幅変調方式の回路を用いることができる。

【0141】シフトレジスタ1704やラインメモリ1705は、デジタル信号式のものでもアナログ信号式のものでも採用できる。すなわち、画像信号のシリアル/パラレル変換や記憶が所定の速度で行われればよいからである。

【0142】デジタル信号式を用いる場合には、同期信号分離回路1706の出力信号DATAをデジタル信号化する必要があるが、これには同期信号分離回路1706の出力部にA/D変換器を設ければ良い。これに関連してラインメモリ115の出力信号がデジタル信号かアナログ信号かにより、変調信号発生器に用いられる回路が若干異なったものとなる。即ち、デジタル信号を用いた電圧変調方式の場合、変調信号発生器1707には、例えばD/A変換回路を用い、必要に応じて増幅回路などを付加する。

【0143】パルス幅変調方式の場合、変調信号発生器 1707には、例えば高速の発振器及び発振器の出力する波数を計数する計数器(カウンタ)及び計数器の出力値と前記メモリの出力値を比較する比較器(コンパレータ)を組み合わせた回路を用いる。必要に応じて、比較器の出力するパルス幅変調された変調信号を電子放出素子の駆動電圧に電圧増幅するための増幅器を付加することもできる。

「01111 マキログ信旦を用いた命亡亦餌七半の担

合、変調信号発生器 1 7 0 7 には、例えばオペアンプなどを用いた増幅回路を採用でき、必要に応じてシフトレベル回路などを付加することもできる。パルス幅変調方式の場合には、例えば、電圧制御型発振回路(V C O)を採用でき、必要に応じて電子放出素子の駆動電圧まで電圧増幅するための増幅器を付加することもできる。

【0145】このような構成を取りうる本実施形態の適用可能な画像表示装置においては、各電子放出素子に、容器外端子D×1乃至D×m、Dy1乃至Dynを介して電圧を印加することにより、電子放出が生じる。そして、高圧端子H×を介してメタルバック1019あるいは透明電極(不図示)に高圧を印加し、電子ビームを加速する。加速された電子は、蛍光膜1018に衝突し、発光が生じて画像が形成される。

【0146】ここで述べた画像表示装置の構成は、本発明を適用可能な画像形成装置の一例であり、本発明の思想に基づいて種々の変形が可能である。入力信号についてはNTSC方式を挙げたが、入力信号はこれに限るものではなく、PAL、SECAM方式など他、これらより多数の走査線からなるTV信号(MUSE方式をはじめとする高品位TV)方式をも採用できる。

【0147】(スペーサについて)低抵抗膜1020c(中間層)は前述のように前記高抵抗膜1020bとフェースプレート1017及び基板1011と当接する端部(スペーサ1020の当接面あるいは側面部)に設けられている。フェースプレート1017側、基板1011側のそれぞれの低抵抗膜1020c(中間層)は高抵抗膜1020c(中間層)の形状に突起状部分が存在する場合、その周辺で急峻な電場の変化が生じ、突起部が原因となって放電を起こす。

【0148】具体的な低抵抗膜1020c(中間層)の 突起形状の例を図14A及び図14Bに示す。図14A は高抵抗膜1020bと、フェースプレート1017側 及び基板1011側との接合部の側面の低抵抗膜102 0c(中間層)の端部における例である。この例では、 低抵抗膜1020c(中間層)が90度の角度を形成し ており、この直角をなす部分の電場が強くなる。図14 Bの場合は、スペーサ1020の長手側側面部と短手側 側面部が互いに90度の角度をなすため、交差する稜部 の電界が強くなる。

【0149】以下に、これらの問題の対策を述べる。

【0150】電場の急峻な変化を生じさせないため、低抵抗膜1020c(中間層)を直線、曲率の大きい曲線のみで構成した。すなわち、低抵抗膜1020cの縁の気密容器内の露出部分に、突起、鋭角、曲率半径の小さい曲線等の形状を含めないようにしている。

【0151】後述の図15で表わされるスペーサ102 0の両方の低抵抗膜1020c(フェースプレート10 17個取び其に1011個)関の短軸をC ト記任任は 膜 1020c間に印加される電圧をVa、低抵抗膜 1020cの端部における曲率半径を $rector{V}$ と、低抵抗膜 1020cの端部に生じる最大電界強度Emaxは、概ね $Emax = \beta$ (Va/G)

 $\beta = [2 (G/r) / ln (4G/r)]$

で表される。ここに、(Va/G)は、両方の低抵抗膜 1020c間に生じる平均的電界であり、係数 β は低抵抗膜 1020cの端部で電界が強まる比率を表わしている。上記算出式は突起部が平均的電界方向に向かって回転対称に近い形状を有する場合に対応している。本実施形態においては、スペーサの厚み方向に対して表面と裏面の両方に低抵抗膜 1020cを有する構成となるため、回転対称形状と面対称形状(例えば円筒形状等)の中間に対応すると考えられる。面対称形状においては、係数 β は概ね

 $\beta = (1/4) \cdot \sqrt{(G/r)}$

と見積ることができる。すなわち、回転対称で β が100倍のとき、面対称では β は約10倍となる。従って、本実施形態の場合を粗く見積ると β は20倍から50倍程度になると推定される。

【0152】突起や角等の近傍で形成される強電界による電子放出は、理論的には9乗 [V/m] オーダーの電界以上で生じると見積られているが、経験的には7乗 [V/m] を超えると電界放出の確率が高まると言われている。この原因としては、突起や角において更に微少な突起が存在し電界が高まっている現象等が指摘されている。従って本実施形態の場合にも、現在利用できる量産可能な作製法の範囲においては、上記最大電界強度を7乗 [V/m] 以下に留めるのが好ましい。勿論、非常に注意深く作製したスペーサを用いることにより、放電を発生させることなく9乗 [V/m] の電界領域での動作も可能である。

【0153】以上の実施例では、各稜線で互いの面が90度をなす直方体形状のスペーサを用いたが、側面部間のなす稜線において、概ね150度以下の角度をなす形状のスペーサの場合、本発明における低抵抗膜1020cの構成は効果が現れる。従って、例えば正六角柱や正八角柱形状のスペーサに対しても本発明は適用可能である。

【0154】以下に、装置例をあげて本実施形態をさらに詳述する。

【0155】以下に述べる各実施形態においては、マルチ電子ビーム源として、前述した、電極間の導電性微粒子膜に電子放出部を有するタイプのN×M個(N=3072, M=1024)の表面伝導型放出素子を、M本の行方向配線とN本の列方向配線とによりマトリクス配線(図1及び図2参照)したマルチ電子ビーム源を用い

【0156】長さ20mm、幅5mm、厚み0.2mmのリアプルートレ同質のガニフキ面に強ルシリコン贈を

0.5μmスパッタ法により形成し、これを絶縁性部材 1020aとした。高抵抗膜として、CrーAl合金窒 化膜とかかる膜表面に酸化クロム膜を積層したものを使 用した。厚みはそれぞれ200nm、5nmである。これに限らず、本発明の高抵抗膜を使用することが可能である。

【0157】次に低抵抗膜として、フェースプレート側、リアプレート側との接続部、すなわち図1に示すように行方向配線1013面及びメタルバック1019面と平行にその端部を除いて等幅の $H=30\mu$ mの帯状で、 0.1μ m厚みのAu膜を形成した(図15)。【0158】図24は、スペーサ1020の低抵抗膜10200の作製法を説明する図である。スペーサ1020は、スペーサの長辺側に突き当て部を有するサブマスク1051内に設置された後(図(a))、スペーサ1

020を覆うようにマスク1502が配置される。

【0159】マスク1502には、所望の形状の低抵抗膜1020cに対応してスペーサ1020が露出するようにパターンが形成されており、特に低抵抗膜1020cの端部に対応する領域1503で所定の曲率半径が与えられている。この曲率半径は、数μm以上であるため、通常のエッチング法等を用いて形成することが可能である。また、後述する第2の実施形態以下で用いるマスクに関しても、同様の作法で作製したマスクを用いることができる。以上のように配置された状態で、スパッタ法を用いて低抵抗膜1020cを作製した。

【0160】また、別の作製法として、スパッタ法で作製した低抵抗膜1020cの端部を高出力のレーザ光を照射して除去し、所望の形状を得る方法もある。この方法では、スペーサ1020とマスク1502の相対的位置ずれが生じ、低抵抗膜がスペーサの側面端に交差するように形成された場合などにおいて、不要部分を除去して電界が強くなることを防止する手段ともなる。

【0161】帯状の低抵抗膜1020cの端部は、スペーサの端部から $I=20\mu$ m内側にくるように配置した(図15)。また低抵抗膜1020cの両端部Aの縁の部分は20 μ mの曲率半径rをつけてあり、直線部Bと滑らかに接続している。これにより、フェースプレートとリアプレートとの間に高電圧をかけたときに生じる放電を防止した。なお、低抵抗膜1020cの端部の位置は、素子から放出される電子の軌道が影響を受けない範囲に入ればよい。また、隅に付ける曲率半径rは、本実施形態の大きさに限定されず、前述に示した大きさを適用すればよい。

【0162】スペーサは行方向配線上及びフェースプレート上のメタルバックと導電性フリットガラスを用いて接続されている。導電性フリットはガラスフリットガラスに、表面を金コーティングした導電性微粒子を混合したものを使用し、スペーサ表面の帯電防止膜と行方向配線をストはフェースプレートと電気的に接続してある。

【0163】本実施形態では、前述した図1に示すスペーサ1020を配置した表示パネルを作製した。以下、図1及び図5を用いて詳述する。まず、予め基板上に行方向配線電極1013、列方向配線電極1014、電極間絶縁層(不図示)、及び表面伝導型放出素子の素子電極と導電性薄膜を形成した基板1011を、リアプレート1015に固定した。次に、ソーダライムガラスからなる絶縁性部材1020aの表面のうち、気密容器内に露出する4面に後述の高抵抗膜1020bを成膜し、当接面に導電膜としての低抵抗膜1020cを成膜したスペーサ1020(高さ5[mm]、板厚200[マイクロメートル]、長さ20mm)を基板1011の行方向配線1013上に等間隔で、行方向配線1013と平行に固定した。

【0164】その後、基板1011の5mm上方に、内面に蛍光膜1018とメタルバック1019が付設されたフェースプレート1017を側壁1016を介して配置し、リアプレート1015、フェースプレート1017、側壁1016及びスペーサ1020の各接合部を固定した。基板1011とリアプレート1015の接合部、リアプレート1015と側壁1016の接合部、及びフェースプレート1017と側壁1016の接合部は、フリットガラス(不図示)を塗布し、大気中で400℃乃至500℃で10分以上焼成することで封着した。

【0165】また、スペーサ1020は、基板1011側では行方向配線1013(線幅300 [マイクロメートル])上に、フェースプレート1017側ではメタルバック1019面上に、導電性のフィラーあるいは金属等の導電材を混合した導電性フリットガラス(不図示)を介して配置し、上記気密容器の封着と同時に、大気中で400℃乃至500℃で10分以上焼成することで接着しかつ電気的な接続も行った。

【0166】なお、本実施形態においては、蛍光膜1018は、図16に示すように、各色蛍光体21aが列方向(Y方向)に延びるストライプ形状を採用し、黒色の導電体21bは各色蛍光体(R,G,B)21a間だけでなく、Y方向の各画素間をも分離するように配置された蛍光膜が用いられ、スペーサ1020は、行方向(X方向)に平行な黒色の導電体21b領域(線幅300[マイクロメートル])内にメタルバック1019を介して配置された。なお、前述の封着を行う際には、各色蛍光体21aと基板1011上に配置された各素子とを対応させなくてはいけないため、リアプレート1015、フェースプレート1017及びスペーサ1020は十分な位置合わせを行った。

【0167】以上のようにして完成した気密容器内を排気管(不図示)を通じ真空ポンプにて排気し、十分な真空度に達した後、容器外端子Dx1~DxmとDy1~

電極1014を介して各素子に給電して前述の通電フォーミング処理と通電活性化処理を行うことによりマルチ電子ビーム源を製造した。

【0168】次に、10のマイナス6乗 [Torr]程度の真空度で、不図示の排気管をガスバーナーで熱することで溶着し外囲器(気密容器)の封止を行った。最後に、封止後の真空度を維持するために、ゲッター処理を行った。

【0169】以上のように完成した、図1及び図5に示されるような表示パネルを用いた画像表示装置において、各冷陰極素子(表面伝導型放出素子)1012には、容器外端子D×1~D×m、Dy1~Dynを通じ、走査信号及び変調信号を不図示の信号発生手段よりそれぞれ印加することにより電子を放出させ、メタルバック1019には、高圧端子H×を通じて高圧を印加することにより放出電子ビームを加速し、蛍光膜1018に電子を衝突させ、各色蛍光体21a(図16のR,

G, B) を励起・発光させることで画像を表示した。なお、高圧端子H v への印加電圧 V a は 3 [k V] 乃至 1 0 [k V] 、各配線 1 0 1 3, 1 0 1 4巻への印加電圧 V f は 1 4 [V] とした。

【0170】このとき、スペーサ1020に近い位置にある冷陰極素子1012からの放出電子による発光スポットも含め、2次元状に等間隔の発光スポット列が形成され、鮮明で色再現性のよいカラー画像表示ができた。このことは、スペーサ1020を設置しても電子軌道に影響を及ぼすような電界の乱れは発生しなかったことを示している。

【0171】以下に、図1に示した表示パネルを用いて 行なった複数の実験例を列挙する。実験パラメータ

(G, r, Va, Emax) 及びその条件下での放電発生 の有無を示す。

【0172】 【表1】

実験例	G (mm)	r (μ m)	Va (kV)	放電発生有無
1	5	20	3	. .
2	5	2 0	1 0	無
3	5	2	3	無
4	5	2	1 0	まれに放電
5	2	2 0	3	無
6	2	20	1 0	無
7	2	2	3	まれに放電
8	2	2	1 0	直角形状端部よりも放電度減少
9	2	0.5	1 0	放電多(本発明の比較例)

【0173】 [第2の実施形態] 図21は本発明の第2の実施形態を説明するための要部構成図であり、第1の実施形態と同様に、スペーサ1020は電子源をなす基板1010とフェースプレート1017の間に配置されている。スペーサ1020は、絶縁性部材1020a

(図21では不図示)の表面に高抵抗膜1020bと低抵抗膜1020cが形成されたものである。特に、低抵抗膜1020cは絶縁性部材1020aの長手側側面部1020aー1面に形成されており、フェースプレート1017上の行方向配線1013と電気的に接続されている。図中、1020cーAは、低抵抗膜1020cのうちフェースプレート1017(メタルバック1019)及び基板1011(行方向配線1013)と平行な低抵抗膜直線部を表わしている。また、1020cーBは、低抵抗時1020cの5ちスペーサ1020cの毎年側回面部1

020a-2の近傍(長さLの領域)において、互いに 鈍角をなす複数の直線(本例では低抵抗膜直線部102 0c-Aを含めて3本の直線)で結ばれ、行方向配線1 013と交差する形状(交叉位置1020c-C)をな す低抵抗膜端部を表わしている。

【0174】本実施形態においては、低抵抗膜端部1020c-Bを鈍角からなる多角形で構成したが、上記鈍角を概ね120度以上、好ましくは150度以上の角度とすることにより、第1の実施例で用いたような滑らかな曲線で低抵抗膜端部1020c-Bを構成した場合と同様に、低抵抗膜端部1020c-Bにおける電界集中を緩和する効果を得ることができる。

【0175】 [第3の実施形態] 図22は本発明の第3の実施形態を説明するための要部構成図であり、第1、第2の実施形態と異なるのは、スペーサ1020の長手側側面部1020。11に形成した低低な暗標部102

0c-Bを短手側側面部1020a-2と接するように延長した点である。この構成により、低抵抗膜直線部1020c-Aに近接した電子放出素子1012からの放出電子の受ける電界と低抵抗膜端部1020c-Bに近接した電子放出素子1012からの放電電子の受ける電界に対して、スペーサ1020の及ぼす影響差を最小限に押さえることができる。本構成は、スペーサ1020の短手方向の厚みtが低抵抗膜1020cの高さhに対して同程度かそれ以下である場合に特に有効である。本構成においては、スペーサ1020の絶縁性部材1010aの端部が欠けにくいものが好ましく、たとえば機械的強度の高いセラミック材料を用いることができる。

【0176】 [第4の実施形態] 図23は本発明の第4の実施形態を説明するための要部構成図であり、第1乃至第3の実施形態と異なるのは、スペーサ1020の短手側側面部1020a-2にも低抵抗膜1020c-2を形成した点である。低抵抗膜1020c2は、低抵抗膜直線部1020c2-A及び低抵抗膜端部1020c2-Bは、第1の実施例と同様な曲線形状あるいは第2の実施例と同様な多角形状の何れでもよい。また、第3の実施形態と同様に、絶縁性部材1020aの長手側側面1020a-1と短手側側面1020a-2のなす稜線1020a-3まで延長してもよい。

【0177】本構成により、長手側側面1020a-1と短手側側面1020a-2のなす稜線1020a-3 近傍では、低抵抗膜1020c、1020c2の境界に低抵抗膜の凹みが形成されるため、高抵抗膜1020bに向かって凹状の等電位面が形成される。このことにより、稜線1020a-3近傍で高抵抗膜1020bに向かって凸状の等電位面が形成されるのを防止することができる。本構成は、スペーサ1020の短手方向の厚みtが低抵抗膜1020cの高さhに対して同程度かそれ以上である場合に特に有効である。

【0178】以上説明した各実施形態において、低抵抗膜1020cはフェースプレート1017側及び電子源をなす基板1011側の両方に形成されるが、実施形態の低抵抗膜端部1020cーBの構成をフェースプレート1017側あるいは、電子源をなす基板1011側のいずれか一方に用いれば、電界集中を緩和し放電を抑制する効果を得ることができる。その中でも特に、低電位側となる電子源をなす基板1011側において実施形態の低抵抗膜1020cの構成を用いた場合は、効果が大きい。更には、フェースプレート1017側と電子源をなす基板1011側の両側に実施形態の低抵抗膜1020cの構成を用いた場合には、より一層効果が大きく、特に好ましい。

【0179】以上説明したように、本実施形態の画像表示装置によれば、以下の効果が得られる。すなわち、

1) 7ペーサの主面に 其垢がが労业階に最后的に依結

される高抵抗膜を有することにより、スペーサの帯電を中和できる。また、高抵抗膜と素子基板、あるいは高抵抗膜と画像形成部材との接続部の大部分には金属等の低抵抗膜を配置し、安定した電流の供給が行われるようにしたので、帯電の防止が可能になり発光位置ずれを防止できる。

2) さらに、低抵抗膜を直線あるいは曲率の大きい曲線、あるいは鈍角の角、あるいはそれらの形状に組合わせた外形にすることで、電界の集中を抑止できる。このため、放電を抑えつつ、蛍光膜と素子基板間へのさらに高い電圧の印加が可能になる。

3)以上の結果、画像形成装置において、高電圧印加による輝度の向上と、発光位置ずれのない良好な画像の実現を達成することができる。

[0180]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 画像形成装置内において、とりわけスペーサの十分な帯 電防止効果を維持しつつ、放電の発生をきわめて低減す ることができる。

[0181]

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態に用いた表示パネルの斜視図である。

【図2】図1の表示パネルに用いたマルチ電子ビーム源の平面図である。

【図3】図2のB-B'に沿った断面を示す図である。

【図4】蛍光体のパターンを示す図である。

【図5】図1のA-A'の断面模式図である。

【図6】平面型の表面伝導型放出素子の構成を説明する ための平面図(a)および断面図(b)である。

【図7】表面伝導型放出素子の製造工程を説明するため の断面図である。

【図8】フォーミング用電源から印加する適宜の電圧波形の一例を示す図である。

【図9】活性化処理の一例を説明する図である。

【図10】垂直型の表面伝導型放出素子の基本構成を説明するための模式的な断面図である。

【図11】垂直型の表面伝導型放出素子の製造工程を説明するための断面図である。

【図12】表示装置に用いた素子の、(放出電流 Ie) 対(素子印加電圧 Vf)特性、および(素子電流 If) 対(素子印加電圧 Vf)特性の典型的な例を示す図である。

【図13】NTSC方式のテレビ信号に基づいてテレビジョン表示を行う為の駆動回路の概略構成をブロック図で示したものである。

【図14A】具体的な低抵抗膜(中間層)の突起形状の 例を示す図である。

【図14B】具体的な低抵抗膜(中間層)の突起形状の例を示す図である。

「図15】 本虫体が能に トス併供位腊のが伴た説明する

図である。

【図16】蛍光膜のパターンを説明する図である。

【図17】前述のM. Hartwellらによる素子の 平面図を示す図である。

【図 1 8】前述の C. A. Spindtらによる素子の 断面図を示す図である。

【図19】MIM型の素子構成の典型的な例を示す図である。

【図20】平面型の画像表示装置をなす表示パネル部の

一例を示す斜視図である。

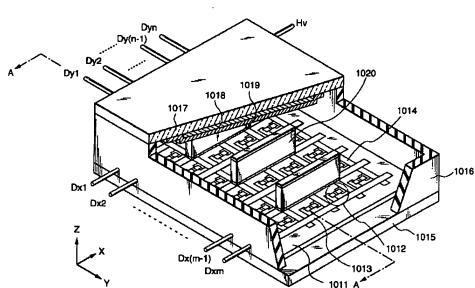
【図21】別の実施形態における抵抗膜の形状を説明する図である。

【図22】更に別の実施形態における抵抗膜の形状を説明する図である。

【図23】更に別の実施形態における抵抗膜の形状を説明する図である。

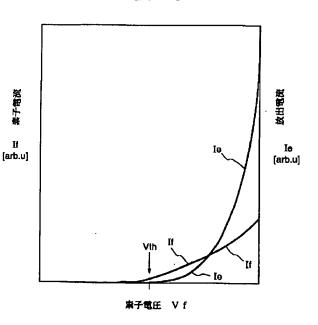
【図24】本実施形態による抵抗膜の形成方法の一例を 説明する図である。

【図1】

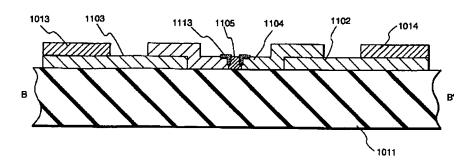


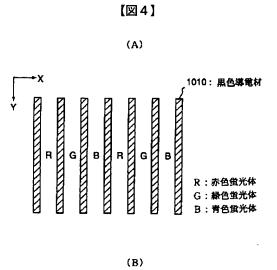
【図2】

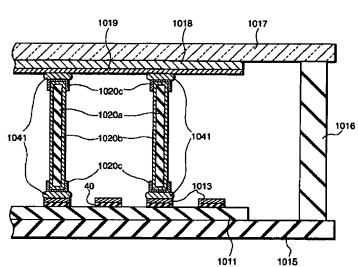
【図12】



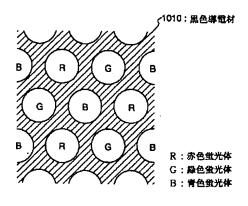




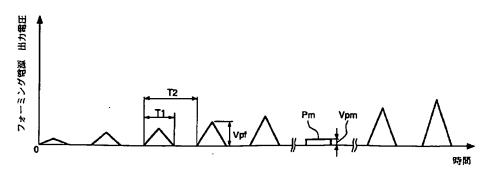


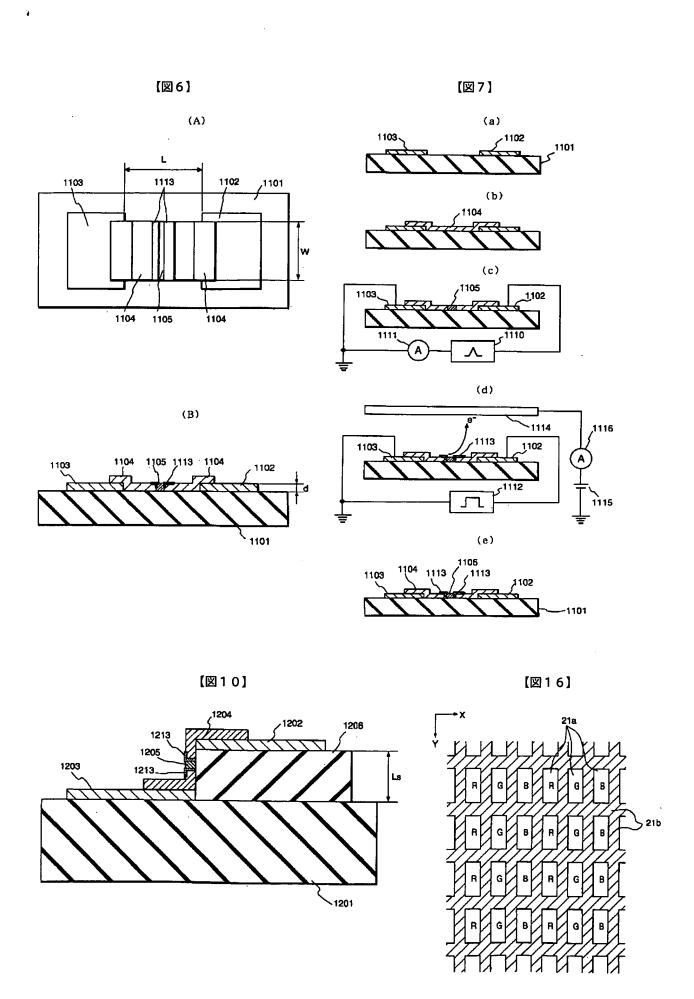


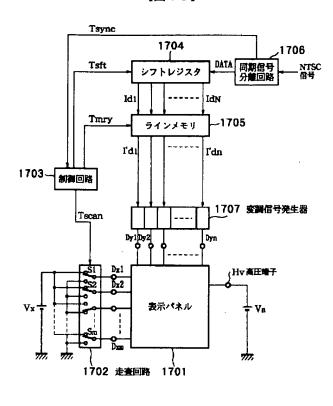
[図5]

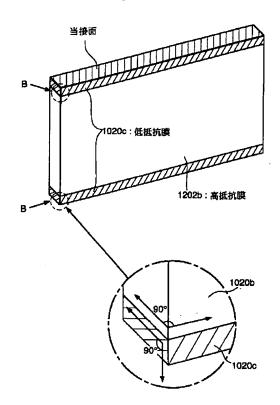


[図8]

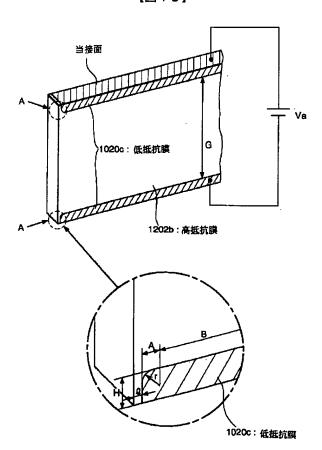


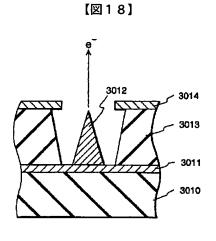


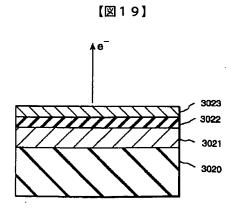


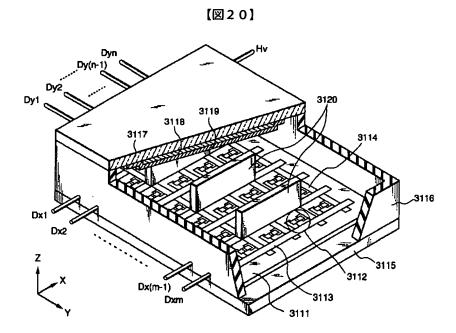


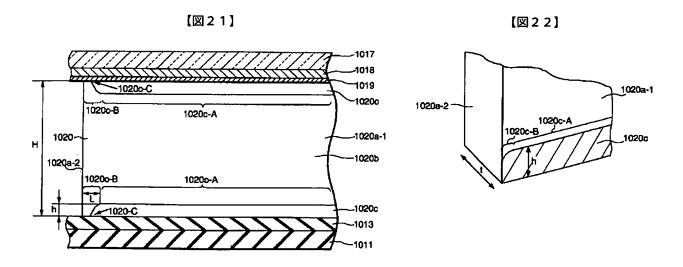
【図15】

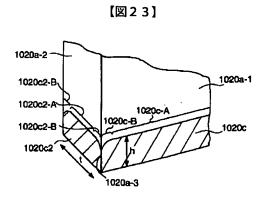






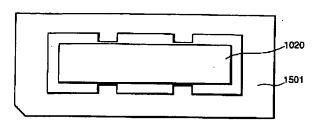




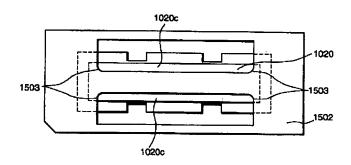


[図24]

(a)



(b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

△ BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☑ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.